

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-270609

(43)Date of publication of application : 25.09.2003

(51)Int.Cl.

G02F 1/13  
G02F 1/1341  
G09F 9/00

(21)Application number : 2002-076173

(71)Applicant : FUJITSU LTD  
FUJITSU VLSI LTD

(22)Date of filing : 19.03.2002

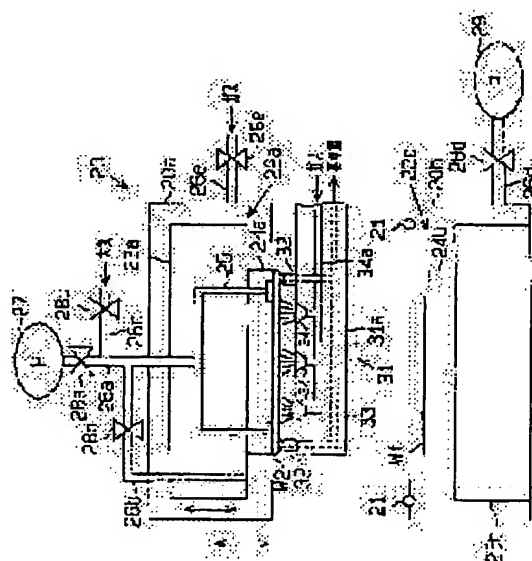
(72)Inventor : MURAMOTO TAKANORI  
ONO TAKUYA  
ADACHI TSUKASA  
HASHIZUME KOJI  
MIYAJIMA YOSHIMASA  
KOJIMA TAKAO

## (54) APPARATUS FOR PRODUCING ASSEMBLED SUBSTRATE AND METHOD FOR PRODUCING ASSEMBLED SUBSTRATE

(57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide an apparatus for producing assembled substrate which allows reduction of defective production of assembled substrates and a method for producing assembled substrate.

**SOLUTION:** The substrate W2 is conveyed into a chamber 20 of a press machine by a conveyance robot 31 which sucks and holds an outer peripheral part of the inner surface of the substrate W2 while jetting gas toward the inner surface thereof and is held by a pressing plate 24a.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 17.01.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3693972

[Date of registration] 01.07.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-270609

(P2003-270609A)

(43) 公開日 平成15年9月25日 (2003.9.25)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テーマコード(参考)
G 0 2 F 1/13	1 0 1	G 0 2 F 1/13	1 0 1 2 H 0 8 8
1/1341		1/1341	2 H 0 8 9
G 0 9 F 9/00	3 3 8	G 0 9 F 9/00	3 3 8 5 G 4 3 5

審査請求 未請求 請求項の数16 O L (全 25 頁)

(21) 出願番号 特願2002-76173(P2002-76173)

(22) 出願日 平成14年3月19日 (2002.3.19)

(71) 出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

(71) 出願人 000237617

富士通ヴィエルエスアイ株式会社

愛知県春日井市高蔵寺町2丁目1844番2

(72) 発明者 村本 孝紀

愛知県春日井市高蔵寺町2丁目1844番2

富士通ヴィエルエスアイ株式会社内

(74) 代理人 100068755

弁理士 恩田 博宣 (外1名)

最終頁に続く

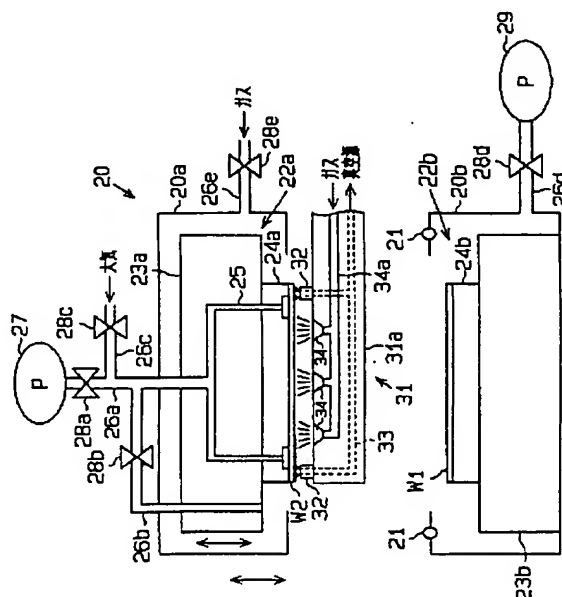
(54) 【発明の名称】 貼合せ基板製造装置及び貼合せ基板製造方法

(57) 【要約】

【課題】 貼合せ基板の製造不良を低減することのできる貼合せ基板製造装置及び貼合せ基板製造方法を提供すること。

【解決手段】 基板W2は、該基板W2の内面に向かってガスを噴出させながらその内面外周部を吸着保持する搬送ロボット31によりプレス装置のチャンバ20内へ搬入され、加圧板24aに保持される。

第一実施形態のプレス装置の吸着機構を示す概略図



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 2 枚の基板を処理室内に搬送する搬送手段を備え、前記処理室内にて対向して配置された第 1 及び第 2 の保持板にそれぞれ保持した両基板を貼り合わせる貼合せ基板製造装置において、

前記搬送手段は、前記第 1 及び第 2 の保持板に保持する 2 枚の基板のうち上側の基板を吸着し、該吸着した基板をその下方から所定の気体を噴出しながら水平方向に保持する保持部を備えることを特徴とする貼合せ基板製造装置。

【請求項 2】 2 枚の基板を処理室内に搬送する搬送手段を備え、前記処理室内にて対向して配置された第 1 及び第 2 の保持板にそれぞれ保持した両基板を貼り合わせる貼合せ基板製造装置において、

前記搬送手段は、前記処理室内に搬送する 2 枚の基板から選択的に 1 枚を吸着保持する保持部を備え、該保持部は基板の外面を吸着して水平方向に保持することを特徴とする貼合せ基板製造装置。

【請求項 3】 前記搬送手段には、前記保持部を有する 2 本の搬送アームが設けられ、該 2 本の搬送アームのうち少なくとも一方には前記 2 枚の基板を同時に保持可能としたことを特徴とする請求項 2 記載の貼合せ基板製造装置。

【請求項 4】 前記第 1 及び第 2 の保持板のうち少なくとも一方の保持板には、該保持板とは独立して上下動可能に設けられ前記保持部に保持された基板の外面を吸引吸着して保持する吸着機構が備えられ、該保持板は前記吸着機構に保持された基板に対し吸引吸着力及び静電吸着力のうち少なくとも一方を作用させて該基板を保持することを特徴とする請求項 1 乃至 3 の何れか一項記載の貼合せ基板製造装置。

【請求項 5】 前記第 1 及び第 2 の保持板のうち少なくとも一方の吸着面には、該吸着面の端面まで延びるように辺を切り欠いて複数の吸着溝が形成されていることを特徴とする請求項 1 乃至 4 の何れか一項記載の貼合せ基板製造装置。

【請求項 6】 前記複数の吸着溝には、通気性を有したポラス部材が前記吸着溝を平面化する状態で設けられていることを特徴とする請求項 5 記載の貼合せ基板製造装置。

【請求項 7】 前記処理室内への前記 2 枚の基板の搬入に先立って、前記第 1 及び第 2 の保持板に付着している不純物を除去するための不純物除去手段を備えていることを特徴とする請求項 1 乃至 6 の何れか一項記載の貼合せ基板製造装置。

【請求項 8】 前記 2 枚の基板間に封入する液体を、前記 2 枚の基板のうち何れか一方の基板上に滴下する液体滴下装置と、  
前記 2 枚の基板のうち少なくとも一方の基板に形成されて前記 2 枚の基板同士の間隔を規制する柱の高さを測定

する柱高さ測定装置とを備え、

前記柱高さ測定装置は前記柱の高さを測定した基板の識別情報と該基板の柱高さデータとを対応付けて第 1 の記憶装置に記憶し、前記液体滴下装置は前記識別情報に基づいて前記第 1 の記憶装置から抽出した前記柱高さデータ及び予め定められた点滴量の補正值に応じた量の液体を前記基板上に滴下することを特徴とする請求項 1 乃至 7 の何れか一項記載の貼合せ基板製造装置。

【請求項 9】 前記処理室内への前記 2 枚の基板の搬入に先立って、前記第 1 及び第 2 の保持板にそれぞれ保持される前記 2 枚の基板の位置決めを該基板毎に行う位置決め装置を備え、

前記位置決め装置は、前記基板の外面を吸着して水平方向に移動可能に吊下保持する吸着機構と、その吸着機構により吊下保持された基板の辺及び角のうち少なくとも一箇所を押して位置決めを行う位置決め機構とを備えることを特徴とする請求項 1 乃至 8 の何れか一項記載の貼合せ基板製造装置。

【請求項 10】 2 枚の基板を処理室内に搬送する搬送手段を備え、前記処理室内にて対向して配置された第 1 及び第 2 の保持板にそれぞれ保持した両基板を貼り合わせる貼合せ基板製造方法において、

前記第 1 及び第 2 の保持板のうち少なくとも一方の保持板は、前記処理室内が大気圧下では前記基板を吸引吸着して保持し、前記処理室内の減圧に際しては、前記吸引吸着を停止した後に前記基板の背圧を前記処理室内の圧力と略等圧とする状態にて前記基板を静電吸着して保持することを特徴とする貼合せ基板製造方法。

【請求項 11】 2 枚の基板を処理室内に搬送する搬送手段を備え、前記処理室内にて対向して配置された第 1 及び第 2 の保持板にそれぞれ保持した両基板を貼り合わせる貼合せ基板製造方法において、

前記第 1 及び第 2 の保持板のうち少なくとも一方の保持板は、前記処理室内が大気圧下では前記基板を吸引吸着して保持し、前記処理室内の減圧に際しては、該処理室内の圧力を大気圧に対し所定の圧力まで揚圧して前記吸引吸着を停止した後に前記基板を静電吸着して保持することを特徴とする貼合せ基板製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は貼合せ基板製造装置及び貼合せ基板製造方法に係り、詳しくは液晶表示装置(Liquid Crystal Display:LCD)等の 2 枚の基板をそれらの間のギャップを所定値にて貼り合わせた基板(パネル)を製造する際に使用して好適な貼合せ基板製造装置及び貼合せ基板製造方法に関するものである。

【0002】近年、LCD等のパネルは、表示領域の拡大に伴って面積が大きくなってきている。また、微細な表示のために単位面積当たりの画素数が増えてきている。このため、大型化/薄型化する基板を貼り合わせる

パネルを製造する装置が望まれている。

#### 【0003】

【従来の技術】液晶表示パネルは、例えば、複数のTFT（薄膜トランジスタ）がマトリクス状に形成されたアレイ基板と、カラーフィルタ（赤、緑、青）や遮光膜等が形成されたカラーフィルタ基板とが極めて狭い間隔（数 $\mu$ m程度）で対向して設けられ、それら2枚のガラス基板間に液晶が封入されて製造される。遮光膜は、コントラストを稼ぐため、及びTFTを遮光して光リーク電流の発生を防止するために用いられる。アレイ基板とカラーフィルタ基板とは熱硬化性樹脂を含むシール材（接着剤）で貼り合わされている。

【0004】ところで、液晶表示パネルの製造工程において、対向するガラス基板間に液晶を封入する液晶注入工程では、例えばTFTが形成されたアレイ基板とカラーフィルタ基板（対向基板）とをシール材を介して貼り合わせた後にシール材を硬化させる。次に、その貼り合せ後の基板と液晶とを真空槽に入れてシール材に開口した注入口を液晶に浸けてから槽内を大気圧に戻すことにより基板間に液晶を注入し、注入口を封止する方法（真空注入法）が用いられてきた。

【0005】それに対し、近年では、例えばアレイ基板周囲に枠状に形成したシール材の枠内の基板面上に規定量の液晶を滴下し、真空中でアレイ基板とカラーフィルタ基板とを貼り合わせて液晶封入を行う滴下注入法が注目されている。この滴下注入法は、真空注入法と比較して、液晶材料の使用量が大幅に低減できる、液晶注入時間が短縮できる等の利点があり、パネルの製造コストの低減や量産性の向上の可能性を有している。

#### 【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の滴下法による製造装置では、以下の問題がある。

〔1：基板の撓みによる吸着不良〕通常、基板保持は、真空チャック（吸引吸着）及び静電チャック（静電吸着）のうち少なくとも一方を用いて行われている。

【0007】真空チャックによる基板保持は、平行定盤上に対向して配置された保持板の吸着面に基板裏面を真空吸引して固定する。この保持方法で例えばアレイ基板を保持して、シール材を枠状に形成したアレイ基板面上にディスペンサ等により適量の液晶を滴下する。次に、真空雰囲気中でカラーフィルタ基板をアレイ基板と貼り合わせる。

【0008】静電チャックによる基板保持は、平行定盤上の保持板に形成した電極とガラス基板に形成された導電膜の間に電圧を印加して、ガラスと電極との間にクーロン力を発生することによりガラス基板を吸着する。

【0009】前述した真空チャックによる基板保持では、真空度がある程度高くなると真空チャックが機能しなくなる。このため、真空チャックによる吸引吸着力が作用しなくなる真空中では、静電チャックによる静電吸

着力を作用させて基板を保持する。

【0010】ところで、近年の基板の大型化や薄型化の進展に伴い、平行定盤の上側の保持板に吸着保持される基板においては、該基板の自重による撓みが著しく増大してきている。基板貼り合せ時に上側の保持板に吸着される基板は、搬送ロボットにより基板貼り合せ面の外周部（シール材が設けられる位置から基板端までの部分）の一部のみが保持され、該保持板への吸着が行われる。これは、基板洗浄後の基板貼り合せ面の塵の転写や汚染を防止するためである。

【0011】このため、搬送ロボットによる基板の搬入時、該搬送ロボットにて保持される基板には自重による撓みが生じ、この撓みが生じている状態では、基板を保持板に吸着させることが困難であった。また、基板に撓みが生じている状態で該基板が保持板に吸着されると、その吸着後にも撓みが残存するために基板の吸着状態が不安定になる。従って、基板の貼り合わせを行う際に処理室（チャンバ）内を大気圧から減圧する過程で、保持板からの基板の位置ずれや離脱が生じる可能性があった。

【0012】また、静電吸着により基板を保持する場合に撓みが生じていると、チャンバ内を大気圧から減圧する途中でグロー放電が生じてしまい、それにより基板上の回路やTFT素子を破損して不良が発生するという問題がある。また、保持板（静電チャック）と基板との間に空気が残留し、それにより大気圧から減圧する過程で基板が静電チャックから離脱してしまう場合がある。

【0013】〔2：基板の撓みによる貼り合せ時の不良〕安定したセル厚を確保しながら加圧する貼り合せ工程において、対向する基板間の平行度維持と等荷重加圧は重要な管理要素である。しかしながら、前述のように基板に撓みがあると、基板貼り合せ時にシール材が均等に押圧されず、シール材以外の個所に接触し、極端な場合、滴下した液晶がシール材の枠外に押し出されてしまう場合があった。また、このようにプレス圧力が不均一である場合には、基板間をシールするために必要な加圧力が増大するため、基板に与える影響が大きくなるという問題があった。このため、安定した製品を作ることが困難であるという問題を有していた。

【0014】〔3：塵による吸着不良〕対向する基板をそれぞれ保持する保持板は、精度良く平面に加工されたものが使用されるが、吸着面に塵やガラス破片等が付着している場合には、その塵が基板に転写され、前述のような基板の位置ずれや離脱が発生する可能性がある。また、このような塵は静電チャックや保持板などの不良の原因となりうる。しかしながら、微細な塵は、静電吸着力により付着しているために除去することが容易ではなかった。

【0015】〔4：セル厚（基板間隔）のばらつきによる不良〕液晶基板の間隔は極めて狭く、基板間に封入す

る液晶の量は適正量に調整する必要がある。このため、液晶基板の製造工程では、貼り合わせる基板の間隔を調整するため、基板の間にスペーサを入れたり、いずれか一方の基板に基板同士の間隔を規制する柱が形成されている。

【0016】ところで、基板に形成される柱には若干の高さのばらつきがあり、この柱高さのばらつきにより基板間隔が変化して、封入する液晶量に過不足が生じる。その結果、基板貼り合わせ後に、両基板間のセル厚のバラツキが発生してしまうという問題があった。セル厚のばらつきは、液晶パネルの表示むら等を発生させる要因となる。

【0017】本発明は上記問題点を解決するためになされたものであって、その目的は貼合せ基板の製造不良を低減することのできる貼合せ基板製造装置及び貼合せ基板製造方法を提供することにある。

【0018】

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明のように、搬送手段は、基板をその下方から所定の気体を噴出しながら水平方向に吸着保持して処理室内に搬送する。これによれば、特に大型、薄型の基板の場合に生じる自重による基板の撓みを防止しながら、該基板を略平面状態で保持板に吸着保持させることができるため、基板は安定して保持される。従って、基板の位置ズレ、脱落が防止される。

【0019】請求項2に記載の発明のように、搬送手段は、基板の外面を吸着保持して処理室内に搬送する。これによれば、基板を複数の吸着パッドにて保持することが可能であるため、自重による基板の撓みを防止しながら該基板を略平面状態で保持板に吸着させることができるため、基板は安定して保持される。従って、基板の位置ズレ、脱落が防止される。

【0020】請求項3に記載の発明のように、搬送手段には、保持部を有する2本の搬送アームが設けられ、該2本の搬送アームのうち少なくとも一方には2枚の基板を同時に保持可能とした。これによれば、処理室内へ2枚の基板を同時に搬送することができるため、基板搬送時間が短縮される。その結果、基板の搬送による貼合せ装置のアイドル時間を短縮することができる。

【0021】請求項4に記載の発明のように、保持板は、前記搬送手段にて保持された基板の外面を吸着機構により吸引吸着して保持し、その吸着機構に保持された基板に吸引吸着力及び静電吸着力のうち少なくとも一方を作用させて該基板を保持する。これによれば、自重による基板の撓みを防止しながら該基板を略平面状態で保持板に吸着させることができるため、基板は安定して保持される。従って、基板の位置ズレ、脱落が防止される。

【0022】請求項5に記載の発明によれば、保持板の吸着面には、該吸着面の端面まで延びるように辺を切り

欠いて複数の吸着溝が形成されているため、基板吸着時に吸着面に残存する気体の抜けをよくすることができる。従って、処理室内の減圧過程における基板の位置ズレ、脱落が防止される。また、静電吸着時のグロー放電も防止される。

【0023】請求項6に記載の発明によれば、前記複数の吸着溝には、通気性を有したポーラス部材が前記吸着溝を平面化する状態で設けられているため、基板吸着時に該基板上に生じる局所的な撓みが防止される。これにより、基板を略平面状態でより安定して保持板に保持させることができるため、基板の位置ズレ、脱落が防止される。

【0024】請求項7に記載の発明によれば、処理室内への前記2枚の基板の搬入に先立って、保持板に付着している塵やガラス破片等の不純物は、不純物除去手段により除去されるため、より安定して基板を保持板に保持させることができる。従って、基板の位置ズレ、脱落が防止される。

【0025】請求項8に記載の発明のように、柱高さ測定装置は、予め基板に形成される柱の高さを測定し、その柱高さデータと計測された基板の識別情報とを関連付けて第1の記憶装置に記憶する。そして、液体滴下装置は、基板の識別情報に基づいて柱高さデータを抽出し、その柱高さデータと予め定められた点滴量の補正值に応じた量の液体を基板上に滴下する。これによれば、両基板間に封入する液量を適正量に調整することができる。

【0026】請求項9に記載の発明のように、位置決め装置は、吸着機構により基板の外面を吸着して基板を水平方向に移動可能に吊下保持した状態で、位置決め機構により該基板の辺及び角のうち少なくとも一箇所を押して位置決めを行う。これによれば、自重による基板の撓みを防止して基板の位置決めを行うことができるため、位置決め精度を向上させることができ、延いてはその後の処理室内での両基板の位置合せを迅速且つ的確に行うことができる。

【0027】請求項10に記載の発明のように、基板を保持する保持板は、処理室内が大気圧下では基板を吸引吸着して保持し、処理室内の減圧に際しては、前記吸引吸着を停止した後に前記基板の背圧を処理室内の圧力と略等圧とする状態で該基板を静電吸着して保持する。これによれば、基板の表裏の圧力差に伴う局所的な撓みを防止して静電吸着することができるため、基板を略平面状態で保持可能である。従って、基板の位置ズレ、脱落を防止することができる。

【0028】請求項11に記載の発明のように、基板を保持する保持板は、処理室内が大気圧下では基板を吸引吸着して保持し、処理室内の減圧に際しては、該処理室内の圧力を大気圧に対し所定の圧力まで揚圧して前記吸引吸着を停止した後に前記基板を静電吸着して保持する。この方法では、処理室内の圧力を大気圧に対して若

干高くなる程度にまで揚圧させることで、基板の表裏の圧力差に伴う局部的な撓みを防止して静電吸着することが可能である。従って、基板を略平面状態で保持可能であるため、基板の位置ズレ、脱落を防止することができる。

【0029】

【発明の実施の形態】（第一実施形態）以下、本発明を具体化した第一実施形態を図1～図15に従って説明する。

【0030】図1は、液晶表示装置の製造工程のうち、液晶注入及び貼り合せを行う工程を実施する貼合せ基板製造装置の概略構成図である。貼合せ基板製造装置10は、供給される2種類の基板W1、W2の間に液晶を封止して液晶表示パネルを製造する。尚、本実施形態の装置にて作成される液晶表示パネルは例えばアクティブマトリクス型液晶表示パネルであって、第1の基板W1はTFT等が形成されたアレイ基板（TFT基板）、第2の基板W2はカラーフィルタや遮光膜等が形成されたカラーフィルタ基板である。これら基板W1、W2は、それぞれの工程によって作成され供給される。

【0031】貼合せ基板製造装置10は、制御装置11と、それが制御するシール描画装置12と液体滴下装置としての液晶滴下装置13と貼合せ装置14を含む。貼合せ装置14は、プレス装置15と硬化装置16とから構成され、それら装置15、16は制御装置11により制御される。尚、それぞれの装置11～13、15、16は、必要に応じて複数備えられる。

【0032】また、貼合せ基板製造装置10は、供給される基板W1、W2を搬送する搬送装置17a～17eを備える。詳しくは、制御装置11は、それら搬送装置17a～17e及び貼合せ装置14内における搬送手段としての搬送ロボット（図1では省略）を制御し、基板W1、W2とそれにより製造された貼合せ基板を搬送する。

【0033】第1及び第2の基板W1、W2は、搬送装置17aによりシール描画装置12に搬送される。搬送装置17aは、基板W1、W2の種類を区別するための識別情報（以下、基板ID）を読み取り可能なIDリーダ18を備え、基板W1、W2が供給されると、制御装置11からの制御信号にตอบสนองしてIDリーダ18により基板IDを読み取った後、それら基板W1、W2をシール描画装置12に搬送する。尚、制御装置11は、IDリーダ18により読み取られた基板IDに基づいて、後述する液晶の滴下量を制御する。

【0034】シール描画装置12は、搬送された第1及び第2の基板W1、W2の何れか一方（本実施形態ではガラス基板W1）の上面に、周辺に沿って所定位置にシール材を枠状に塗布する。シール材には、少なくとも光硬化性接着剤を含む接着剤が用いられる。そして、基板W1、W2は搬送装置17bに供給され、その搬送装置

17bは基板W1、W2を1組にして液晶滴下装置13に搬送する。

【0035】液晶滴下装置13は、搬送された基板W1、W2のうち、シール材が塗布された基板W1上面の予め設定された複数の所定位置に液晶を点滴する。液晶が滴下された基板W1及び基板W2は、搬送装置17cにより貼合せ装置14に搬送される。

【0036】貼合せ装置14は、位置決め装置（図1では省略）を備え、液晶が滴下された基板W1及び基板W2は、この位置決め装置に搬送される。貼合せ装置14において、プレス装置15は、両基板W1、W2の貼り合せ位置を精密に位置合せする必要がある。位置決め装置は、そのプレス装置15への基板W1、W2の搬入前に、基板W1、W2毎に予備的な位置決めを行うことで、基板貼り合せ時の位置合せ精度を向上させる。この位置決め装置により位置決めされた基板W1、W2は、搬送ロボットによりプレス装置15に搬送される。

【0037】プレス装置15は処理室としての真空チャンバを備え、そのチャンバ内には基板W1、W2をそれぞれ吸着保持するチャックが設けられている。プレス装置15は、同時に搬入された基板W1、W2をそれぞれ下側チャックと上側チャックとに吸着保持した後、チャンバ内を真空排気する。そして、プレス装置15は、チャンバ内に所定のガスを供給する。供給するガスは、PDP（Plasma Display Panel）のための励起ガス等の反応ガス、窒素ガス、クリーンドライエアーなどの不活性ガスを含む置換ガスである。これらガスにより、基板や表示素子の表面に付着した不純物や生成物を反応ガスや置換ガスに一定時間さらす前処理を行う。

【0038】この処理は、貼り合せ後に開封不可能な貼合せ面の性質を維持・安定化する。第1及び第2の基板W1、W2は、それらの表面に酸化膜などの膜が生成したり空気中の浮遊物が付着し、表面の状態が変化する。この状態の変化は、基板毎に異なるため、安定したパネルを製造できなくなる。従って、これら処理は、膜の生成や不純物の付着を抑える、また付着した不純物を処理することで基板表面の状態変化を抑え、パネルの品質の安定化を図っている。

【0039】次に、プレス装置15は、位置合せマークを用いて光学的に両基板W1、W2の位置合せを非接触にて（基板W1上面のシール材及び液晶に基板W2の下面を接触させることなく）行う。その後、プレス装置15は、両基板W1、W2に所定の圧力を加えて所定のセル厚までプレスする。そして、プレス装置15は、真空チャンバ内を大気開放する。

【0040】尚、制御装置11は、第1及び第2の基板W1、W2の搬入からの時間経過を監視し、プレス装置15内に供給したガスに第1及び第2の基板W1、W2を暴露する時間（搬入から貼合せを行うまでの時間）を制御する。これにより、貼り合せ後に開封不可能な貼合

せ面の性質を維持・安定化する。

【0041】搬送装置 17 d は、プレス装置 15 内から貼り合わされた液晶パネルを取り出し、それを硬化装置 16 へ搬送する。この時、制御装置 11 は、液晶パネルをプレスしてからの時間経過を監視し、予め定めた時間が経過すると搬送装置 17 d を駆動して基板を硬化装置 16 に供給する。硬化装置 16 は、搬送された液晶パネルに所定の波長を有する光を照射し、シール材を硬化させる。

【0042】即ち、貼り合わされた液晶パネルは、プレスから所定時間経過後にシール材を硬化させるための光が照射される。この所定時間は、液晶の拡散速度と、プレスにより基板に残留する応力の解放に要する時間により予め実験により求められている。

【0043】プレス装置 15 により基板 W1、W2 間に封入された液晶は、プレス及び大気開放によって拡散する。この液晶の拡散が終了する、即ち液晶がシール材まで拡散する前に、そのシール材を硬化させる。

【0044】更に、基板 W1、W2 は、プレスにおける加圧等により変形する。搬送装置 17 d により搬送中の液晶パネルは、シール材が硬化されていないため、基板 W1、W2 に残留する応力は解放される。従って、シール材の硬化時には残存する応力が少ないため、位置ズレが抑えられる。

【0045】こうしてシール材が硬化された液晶パネルは、搬送装置 17 e により次工程を行うための装置（検査装置等）に搬送される。例えば、検査装置では、搬送された液晶パネルの基板 W1、W2 の位置ズレ等が測定され、その測定結果に基づいて、プレス装置 15 における次の位置合せに補正が加えられる。

【0046】次に、基板 W1、W2 を吸着固定する構成について説明する。図 2 は、プレス装置 15 の吸着機構を説明する概略構成図である。プレス装置 15 は、処理室としての真空チャンバ 20 を備え、その真空チャンバ 20 は上下に分割され、上側容器 20 a と下側容器 20 b とから構成されている。

【0047】上側容器 20 a は、図示しないアクチュエータ等の駆動機構により上下方向に移動可能に支持されている。下側容器 20 b の上辺には、シール部 21 が設けられ、図 3 に示すように、上側容器 20 a を下降させてチャンバ 20 を閉塞すると、そのチャンバ 20 内はシール部 21 により気密される。

【0048】チャンバ 20 内には、基板 W1、W2 を吸着するための第 1 及び第 2 の保持板としての上平板 22 a 及び下平板 22 b が設けられている。尚、図は、上平板 22 a に第 2 の基板 W2 が吸着され、下平板 22 b に第 1 の基板 W1 が吸着されている様子を示す。上平板 22 a は、図示しない駆動機構により上下動可能に支持されている。一方、下平板 22 b は、図示しない駆動機構により水平方向（XY 軸方向）に移動可能に支持される

と共に、水平回転（θ 方向）可能に支持されている。

【0049】上平板 22 a は、上定盤 23 a と、その下面に取着された静電チャック部としての加圧板 24 a とから構成されている。また、上平板 22 a には、基板 W2 を真空吸着するための吸着管路 25 が形成されている。吸着管路 25 は、加圧板 24 a の下面に形成された複数の吸着孔と上定盤 23 a 内に水平方向に沿って形成された吸着孔とを連通する管路から構成されている。

【0050】吸着管路 25 は、配管 26 a を介して第 1 の真空ポンプ 27 と接続され、その配管 26 a の途中には吸引吸着バルブ 28 a が設けられている。第 1 の真空ポンプ 27 及び吸引吸着バルブ 28 a は図示しない制御装置に接続され、該制御装置は、真空ポンプ 27 の駆動制御及びバルブ 28 a の開閉制御を行う。

【0051】配管 26 a には、その配管 26 a 内とチャンバ 20 内とを連通して基板 W2 の背圧（吸着管路 25 内の圧力）をチャンバ 20 内の圧力と略等圧にするための配管 26 b が接続されている。この配管 26 b の途中には背圧開放バルブ 28 b が設けられ、このバルブ 28 b は図示しない制御装置により開閉制御される。

【0052】また、配管 26 a には、その配管 26 a 内に大気を開放して基板 W2 の背圧を大気圧と略等圧にするための配管 26 c が接続されている。この配管 26 c の途中には大気開放バルブ 28 c が設けられ、このバルブ 28 c は図示しない制御装置により開閉制御される。

【0053】同様に、下平板 22 b は、下定盤 23 b と、その上面に取着された静電チャック部としてのテーブル 24 b とから構成されている。尚、本実施形態は、下平板 22 b に基板 W1 を真空吸着するための吸引吸着機構を有さない構成としたが、前述したような吸引吸着機構を有する構成としてもよい。

【0054】チャンバ 20 は、そのチャンバ 20 内を真空排気するための配管 26 d を介して第 2 の真空ポンプ 29 と接続され、その配管 26 d の途中には排気バルブ 28 d が設けられている。第 2 の真空ポンプ 29 及び排気バルブ 28 d は図示しない制御装置に接続され、該制御装置は、真空ポンプ 29 の駆動制御及びバルブ 28 d の開閉制御を行う。

【0055】また、チャンバ 20 には、そのチャンバ 20 内に所定のガス（不活性ガス等）を供給するための配管 26 e が接続されている。この配管 26 e の途中にはガス導入バルブ 28 e が設けられ、このバルブ 28 e は図示しない制御装置により開閉制御される。

【0056】このように構成されたチャンバ 20 において、制御装置は、第 1 の真空ポンプ 27 を駆動すると共に吸引吸着バルブ 28 a を開放することで、吸着管路 25 及び配管 26 a 内を真空排気し、基板 W2 を真空吸着する。また、制御装置は、静電チャック部としての加圧板 24 a 及びテーブル 24 b に電圧を印加してクーロン力を発生させることで、基板 W2、W1 を静電吸着す



る。

【0057】制御装置は、チャンバ20内の圧力（真空度）により基板W2の真空吸着と静電吸着とを切替え制御する。例えば、制御装置は、後述する基板W2の搬入時において搬送ロボットから基板W2を受け取る際には、加圧板24aから基板W2に吸引吸着力を作用させて吸着する。そして、制御装置は、配管26a内に設けられた図示しない圧力センサからの信号に基づいて、チャンバ20内の圧力が配管26a（及び吸着管路25）内の圧力よりも低くなると、吸引吸着バルブ28aを閉じて真空源を遮断した後、加圧板24aから基板W2に静電吸着力を作用させて静電吸着を行う。

【0058】次に、基板W1、W2のプレス装置15への搬入について引き続き図2を参照しながら説明する。まず、基板W2（加圧板24aに保持する基板：カラーフィルタ基板）の搬入について説明する。

【0059】基板W2は、搬送ロボット31により吸着保持された状態でプレス装置15に搬入される。尚、説明の便宜上、図2は、基板W2の吸着機構を有する搬送ロボット31の搬送部としてのハンド31aを示す（この搬送ロボット31の詳細については後述する）。

【0060】搬送ロボット31のハンド31aには、基板W2の内面（以下、基板W1、W2間に液晶が封入される側を内面、反対側を外面という）外周部（シール材が設けられる位置から基板端までの部分）を吸着する複数の吸着パッド32が設けられている。各吸着パッド32及びハンド31a内には、基板W2を真空吸着するための複数の吸着孔を連通する吸着管路33が形成されている。吸着管路33は、図示しない配管を介してその配管及び吸着管路33内を真空排気する真空源（図示略）に接続されている。

【0061】また、ハンド31aには、基板W2の対向辺外周部をそれぞれ保持する吸着パッド32間において、一又は複数のガス噴出ノズル34が形成されている。ガス噴出ノズル34は、ハンド31a内に形成されるガス供給管路34a及び図示しない配管を介してガス供給源（図示略）と接続され、そのガス供給源から供給されるガスが、ガス噴出ノズル34から基板W2の内面に向かって噴出される。

【0062】即ち、搬送ロボット31は、そのハンド31aの吸着パッド32に保持した基板W2の内面に向かってガスを吹き付ける。このとき噴出するガスは、基板W2の単位面積あたりの重量に相当する圧力が生じる流速にて基板W2に吹き付けられる。尚、ガスの噴出量は、基板W2の面積、厚さ、比重、ガス噴出ノズル34が形成されるピッチ及びそのノズル34から基板W2の内面までの距離等から計算により推定し、実験にて条件が設定される。このガスの噴出により生じる圧力によって、搬送ロボット31に吸着保持される基板W2は、自重による撓みが防止され、ほぼ平面に近い状態で保たれ

る。

【0063】また、基板W2に吹き付けるガスには、前述したような反応ガス、窒素ガス、クリーンドライエアーなどの不活性ガスが用いられる。従って、これらガスに基板W2の内面をさらすことにより、その基板W2に付着した不純物や生成物を除去する効果をも有している。

【0064】搬送ロボット31は、このようにして基板W2の内面に対しガスを吹き付けながら基板W2を吸着保持し、その基板W2をほぼ平面状態で維持したまま、図2に示すように加圧板24aの吸着面に近接させる。そして、この状態で、加圧板24aから基板W2に吸引吸着力及び静電吸着力のうち少なくとも一方を作用させることにより、該基板W2が加圧板24aに保持される。

【0065】次に、基板W1（テーブル24bに保持する基板：アレイ基板）の搬入について説明する。基板W1は、搬送ロボット31が有する他のハンド（図2では省略）により吸着保持された状態でプレス装置15に搬入される。

【0066】テーブル24bには、上下動可能に支持された公知のリフトピン（図示略）が設けられている。搬送ロボット31により搬入された基板W1は、上昇した複数のリフトピンにより受け取られ、それらリフトピンが下降することで、基板W1がテーブル24b上に載置される。そして、この状態で、テーブル24bから基板W1に静電吸着力を作用させることにより、該基板W1がテーブル24bに保持される。

【0067】次に、加圧板24aの吸着面について詳述する。図4に示すように、加圧板24aの吸着面には、基板W2を保持した状態にて吸着管路25と非連通する複数の吸着溝25aが所定の間隔で形成されている。複数の吸着溝25aは、所定の方向に沿って加圧板24aの端面まで延びるように辺を切り欠いて形成されている。尚、図4（b）、（c）は、加圧板24aの側面図を示すものである。

【0068】このように、吸着面に複数の吸着溝25aを形成することにより、チャンバ20内の減圧時に、加圧板24aの吸着面と基板W2の接触界面に残存する気泡によって基板W2が移動若しくは脱落するのを防ぐことができる。即ち、減圧時に、吸着面と基板W2の間に残存する気泡が複数の吸着溝25aを介してチャンバ20内に移動することで、基板W2を加圧板24aに平面状態で密着させ易くなる。

【0069】また、このような複数の吸着溝25aは、吸着面と基板W2との接触面積を小さくして、基板W2の加圧処理時に蓄積される応力により加圧力が開放されるときに基板W2の位置ズレを防止する効果をも有している。

【0070】尚、図面を省略したが、基板W1を保持す



るテーブル 24 b の吸着面にも、加圧板 24 a の吸着面と同様に複数の吸着溝が形成され、それにより基板 W1 が平面状態で密着して保持され、該基板 W1 の移動、離脱等を防止している。

【0071】次に、基板 W1、W2 の貼合せ方法について説明する。図 5 は、プレス装置 15 による基板 W1、W2 の貼合せ工程を説明するフローチャートである。

【0072】今、プレス装置 15 は初期状態にある（ステップ 41）。詳しくは、プレス装置 15 は、各バルブ 28 a ~ 28 e を全て閉鎖し、チャンバ 20 の上側容器 20 a を上端に移動させてチャンバ 20 を開放する。尚、第 1 及び第 2 の真空ポンプ 27、29 は常時駆動されている。

【0073】そして、この初期状態において、基板 W1、W2 が搬送ロボット 31 によりプレス装置 15 内に搬入される。因みに、基板 W1 は、シール材（接着剤）が枠状に塗布され、その枠内に液晶が滴下されたアレイ基板（TFT 基板）であり、基板 2 はカラーフィルタ基板である。

【0074】詳述すると、搬送ロボット 31 は、上記したように、吸着保持した基板 W2 をほぼ平面状態に維持したまま加圧板 24 a に近接させる。この状態で、プレス装置 15 は、吸引吸着バルブ 28 a を開放し、基板 W2 を真空吸着により加圧板 24 a に保持する（ステップ 42）。続いて、搬送ロボット 31 は、吸着保持した基板 W1 をテーブル 24 b に載置する。この状態で、プレス装置 15 は、テーブル 24 b に所定の電圧を印加し、基板 W1 を静電吸着によりテーブル 24 b に保持する（ステップ 43）。

【0075】次に、プレス装置 15 は、チャンバ 20 の上側容器 20 a を下側容器 20 b に接近させ、図 3 に示すように、チャンバ 20 を閉塞する（ステップ 44）。これにより、チャンバ 20 内は気密される。

【0076】次に、プレス装置 15 は、背圧開放バルブ 28 b を開放する（ステップ 45）。これにより、吸着管路 25 及び配管 26 a が配管 26 b を介してチャンバ 20 内と連通され、基板 W2 の背圧（吸着管路 25 内の圧力）とチャンバ圧とが略等圧になる。

【0077】即ち、この背圧開放バルブ 28 b を開放することで、基板 W2 の内面側と外面側の圧力が略等圧となる。従って、基板 W2 の表裏の圧力差により生じる基板 W2 の局所的な撓みが解消され、該基板 W2 は略平面状態で加圧板 24 a に安定して保持される。

【0078】次に、プレス装置 15 は、吸引吸着バルブ 28 a を閉鎖する（ステップ 46）。これにより、真空ポンプ 27 による真空排気が停止され、基板 W2 に作用している吸引吸着力が解除される。この時、基板 W2 は、吸引吸着力が解除された後も加圧板 24 a から直ちには落下しない。これは、基板 W2 の外面及び加圧板 24 a の吸着面が略平面に形成されており、且つ、加圧板

24 a と基板 W2 の間に大気中に含まれる水分が介在することによりそれら平面間では密着力が作用しているためであると思われる。

【0079】プレス装置 15 は、この密着力によって基板 W2 が固定されている所定時間内に、加圧板 24 a に電圧を印加して基板 W2 を静電吸着により加圧板 24 a に保持する（ステップ 47）。

【0080】次に、プレス装置 15 は、排気バルブ 28 d 及びガス導入バルブ 28 e を開放する（ステップ 48）。これにより、チャンバ 20 内は、真空ポンプ 29 により真空排気されて減圧されると共に、ガス（不活性ガス）の供給により置換される。このチャンバ 20 内の減圧過程において、基板 W2 は略平面状態で加圧板 24 a に静電吸着されているため、基板 W2 と加圧板 24 a の接触面には気泡が殆ど残存しない。従って、グロー放電の発生が抑止され、基板 W2 の位置ズレ及び脱落は防止される。

【0081】また、減圧時には背圧開放バルブ 28 b が開放されていることにより、基板 W2 の内面側と外面側の圧力が略等圧となるため、それによる基板 W2 の位置ズレ及び脱落も防止される。

【0082】プレス装置 15 は、上記チャンバ 20 内の置換が完了する所定時間経過後にガス導入バルブ 28 e を閉鎖し（ステップ 49）、次いで、位置合せマークを用いて両基板 W1、W2 の位置合せを光学的に（基板 W1 上面のシール材及び液晶に基板 W2 の下面を接触させることなく）行う。（ステップ 50）。

【0083】その後、プレス装置 15 は、上定盤 23 a を下降させ、両基板 W1、W2 に所定の圧力を加えて所定のセル厚までプレスする、即ち両基板 W1、W2 の貼合せを真空下にて行う（ステップ 51）。

【0084】このような両基板 W1、W2 の貼合せ後、プレス装置 15 は、加圧板 24 a の静電吸着を停止させ（ステップ 52）、排気バルブ 28 d を閉鎖して大気開放バルブ 28 c を開放する（ステップ 53）。これにより、真空ポンプ 29 によるチャンバ 20 内の真空排気が停止され、該チャンバ 20 内は大気圧となる。

【0085】次に、プレス装置 15 は、テーブル 24 b の静電吸着を停止させて上定盤 23 a を上昇させる。その後、チャンバ 20 の上側容器 20 a を上端に移動させてチャンバ 20 を開放する（ステップ 54）。

【0086】搬送ロボット 31 は、テーブル 24 b に載置されている貼り合せ後の両基板 W1、W2 を取り出し、それを次工程を行うための所定の位置に搬送する（ステップ 55）。そして、この貼り合せ後の両基板 W1、W2 が搬送された後、プレス装置 15 は、上記ステップ 41 の初期状態に戻る（ステップ 56）。

【0087】従って、このような貼り合せ方法では、基板 W2 の局所的な撓みが矯正されて略平面状態で静電吸着により加圧板 24 a に保持されるため、チャンバ 20

内の減圧過程での位置ズレ及び落下が防止される。

【0088】尚、このような基板W1、W2の貼合せ方法は以下のように変更してもよい。図6は、プレス装置15による基板W1、W2の貼合せ工程のその他の例を説明するフローチャートである。

【0089】プレス装置15は、図5のステップ41～44と同様にして、初期状態から、基板W2を加圧板24aに保持し、基板W1をテーブル24bに保持した後、チャンバ20を閉塞して該チャンバ20内を気密する（ステップ61～64）。

【0090】次に、プレス装置15は、ガス導入バルブ28eを開放してチャンバ20内にガスを導入し、そのチャンバ20内を揚圧する（ステップ65）。例えば、本実施形態では、このガスを注入することによりチャンバ圧を、大気圧+2KPa（キロパスカル）にまで揚圧する。

【0091】次に、プレス装置15は、吸引吸着バルブ28aを閉鎖して真空ポンプ27による真空排気を停止する（ステップ66）。その後、大気開放バルブ28cを開放して配管26a及び吸着管路25内を大気圧にする（ステップ67）。

【0092】このとき、チャンバ20内には上記ガスが注入されており、チャンバ圧>大気圧であるため、基板W2は、その圧力差により加圧板24aに固定される。その際、チャンバ圧と大気圧との圧力差は、基板W2を加圧板24aに保持することのできる必要十分な圧力差（例えばチャンバ圧=大気圧+2KPa）になるように制御される。従って、前述したような基板W2における局所的な撓みの発生は抑止され、基板W2は略平面状態で加圧板24aに安定して固定される。

【0093】プレス装置15は、この圧力差により基板W2が固定されている状態で加圧板24aに電圧を印加し、該加圧板24aに基板W2を静電吸着により保持する（ステップ68）。その後、大気開放バルブ28c及びガス導入バルブ28eを閉鎖し、背圧開放バルブ28bを開放する（ステップ69）。この背圧開放バルブ28bを開放することは、前記（図5のステップ45）と同様に基板W2の表裏の圧力差により生じる基板W2の局所的な撓みを解消する。

【0094】次に、プレス装置15は、排気バルブ28d及びガス導入バルブ28eを開放する（ステップ70）。これにより、チャンバ20内は、真空ポンプ27により真空排気されて減圧されるとともに置換される。その際、前記（図5のステップ48）と同様に、チャンバ20内の減圧過程において、基板W2は略平面状態で加圧板24aに静電吸着されているため、基板W2と加圧板24aの接触面には気泡が殆ど残存しない。従って、グロー放電の発生が抑止され、基板W2の位置ズレ及び脱着は防止される。

【0095】また、減圧時には背圧開放バルブ28bが

開放されていることにより、基板W2の内面側と外面側の圧力が略等圧となるため、それによる基板W2の位置ズレ及び脱着も防止される。

【0096】そして、プレス装置15は、上記チャンバ20内の置換が完了する所定時間経過後に前記ガス導入バルブ28eを閉鎖する（ステップ71）。その後は、図5のステップ50～55と同様にして、両基板W1、W2の位置合せを行った後、それら基板W1、W2に所定の圧力を加えて所定のセル厚までプレスし、それによる貼り合せ後の基板W1、W2は、搬送ロボット31により次工程を行うための所定の位置に搬送される（ステップ72～77）。そして、この貼り合せ後の基板W1、W2が搬送された後、プレス装置15は、上記ステップ51の初期状態に戻る（ステップ78）。

【0097】このような図6に示す貼合せ方法では、図5と同様にチャンバ20内の減圧過程において、基板W2の撓みによる加圧板24aからの位置ズレ及び落下が防止される。また、真空吸着が停止された後（静電吸着により基板W2が保持されるまでの間）基板W2は、ガス（具体的には圧力差）により加圧板24aに押圧されて固定される。これにより、基板W2をより安定して固定させることが可能である。同時に、この方法では、ガスによるチャンバ20内及び基板W2の内面の不純物の除去効果をさらに高めることができる。

【0098】次に、基板W2を加圧板24aに固定する際に発生する、基板W2の局所的な撓みについて詳述する。図7（a）に示すように、吸引吸着によって基板W2を加圧板24aに固定する際には、上記したように、基板W2の表裏の圧力差により局所的な撓みが発生する。この基板W2の撓みは、基板W2が薄型化するにつれて顕著に発生する。

【0099】この基板W2に発生する局所的な撓みを防止する手段として、図7（b）に示すように、加圧板24aの吸着面に形成されている吸着溝25a（図4参照）に例えば多孔質セラミック等で構成される通気性を有したポーラス部材80を設けるようにしてもよい。このようなポーラス部材80を吸着溝25aに設けることにより、該吸着溝25aの面が平面化されるとともに吸着面の剛体性が向上されるため、基板W2に発生する撓みが防止される。

【0100】従って、ポーラス部材80が設けられた加圧板24aを用いることにより、前述した基板W1、W2の貼合せ工程において、基板W2の撓みによる加圧板24aからの位置ズレ及び落下の防止効果がさらに向上される。

【0101】尚、ポーラス部材80の内部にゴミが蓄積し、それにより基板W2が汚染されることを防止するため、ガス（不活性ガス）を逆流させることで定期的に塵等を除去することが望ましい。

【0102】次に、加圧板24a、テーブル24bに付

着している不純物を取り除く方法（不純物除去手段）について詳述する。加圧板 24 a 及びテーブル 24 b には塵や基板 W1、W2 のガラス破片などの不純物が付着している場合がある。このような不純物は、基板 W1、W2 の吸着時に加圧板 24 a やテーブル 24 b の吸着面を損傷させたり、基板 W1、W2 の位置ズレ及び離脱を発生させる原因となりうる。このため、それらに付着している不純物を除去する必要がある。

【0103】図 8 に示すように、粘着テープ 81 は、テープ基材 82 とそのテープ基材 82 の両面に塗布された粘着剤 83 とから形成される。この粘着テープ 81 を用いて加圧板 24 a 及びテーブル 24 b に付着している塵やガラス破片などの不純物 84 を除去するには、まず、図示しない搬送機構によりプレス装置 15 内に粘着テープ 81 が供給され、テーブル 24 b の吸着面に貼着される。

【0104】次いで、プレス装置 15 は、チャンバ 20 を閉塞して排気バルブ 28 d を開放し、チャンバ 20 内を真空排気する。そして、チャンバ 20 内を所定の圧力（真空中）まで減圧した後、加圧板 24 a と粘着テープ 81 が密着する位置まで上定盤 23 a を下降させる。その後、排気バルブ 28 d を閉鎖してガス導入バルブ 28 e を開放し、チャンバ 20 を大気圧と略等圧とした後に、チャンバ 20 を開放して上定盤 23 a を上昇させ、前記搬送機構によりテーブル 24 b 上の粘着テープを剥離する。

【0105】このような除去方法では、真空中で粘着テープ 81 が加圧板 24 a 及びテーブル 24 b に均一に（隙間無く）密着するため、それらに付着している塵やガラス破片などの不純物 84 が粘着剤 83 に取り込まれ、微小な塵まで効果的に除去することが可能である。また、加圧板 24 a 及びテーブル 24 b を粘着テープ 81 に密着させる際は、テープ基材 82 の弾性によりそれらの吸着面を損傷させずに塵等を除去することができる。

【0106】尚、本実施形態では、不純物除去効果を高めるため、真空中で行うようにしたが、その減圧のための時間を短縮するために、大気圧下で実施した場合にも相応の除去効果が得られる。

【0107】また、粘着テープ 81 を加圧板 24 a 及びテーブル 24 b で挟み込むようにしたが、それらに粘着テープ 81 を貼り付けた後に剥離するのみでもよい。また、粘着剤 83 がテープ基材 82 の片面のみに塗布されている場合は、加圧板 24 a 及びテーブル 24 b に付着している不純物を任意の順番で交互に除去する、あるいは個別に粘着テープ 81 を貼り付けるようにしてもよい。

【0108】さらに、加圧板 24 a 及びテーブル 24 b がプレス装置 15 から脱着可能である場合には、チャンバ 20 の外（貼合せ基板製造装置 10 の外）で粘着テ

ープ 81 により不純物を除去するようにしてもよい。

【0109】次に、両基板 W1、W2 間に封入する液晶量について詳述する。貼合せを行う両基板 W1、W2 の間隔（セル厚）は極めて小さく、それら基板 W1、W2 間に封入する液晶の量は適正量に調整する必要がある。

【0110】このため、図 9 に示すように、貼合せを行う一方の基板 W1（液晶を滴下する基板：アレイ基板）には、両基板 W1、W2 の間隔を規制してセル厚に応じた液晶 LC の量を滴下させるための複数の柱 85 が形成されている。尚、同図は、基板 W1、W2 を貼合せた後の液晶パネルの一部分を示すものであり、液晶パネルは、基板 W1 の内面外周部に枠状（詳しくは画素部周辺に沿って枠状）にシール材 86 が塗布され、そのシール材 86 の枠内に液晶 LC が滴下された後に両基板 W1、W2 を貼合せて作成される。

【0111】ところで、基板 W1 に形成される複数の柱 85 には、高さ（以下、柱高さ）のばらつきが生じる場合がある。この柱高さのばらつきは、貼合せを行う両基板 W1、W2 の間隔を変化させ、それらの間に封入する液晶 LC の量を変化させる。このため、両基板 W1、W2 を貼合せる前に、滴下する液晶 LC の量を柱高さに応じて調整する必要がある。

【0112】図 10 は、液晶量の制御方法を説明するためのブロック図である。尚、同図は、図 1 で説明した貼合せ基板製造装置 10 が複数のシール描画装置 12、液晶滴下装置 13、プレス装置 15、硬化装置 16 を備えている様子を示し、搬送装置 17 は搬送装置 17 a ～ 17 e を含む。そして、上記したように、ID リーダ 18 は搬送装置 17 a に備えられている。

【0113】柱高さ測定装置 87 は、貼合せ基板製造装置 10 とネットワーク接続されて設置されている。柱高さ測定装置 87 は、基板 W1、W2 のうちいずれか一方の基板 W1（アレイ基板）に形成された柱 85 の高さを測定する。また、この測定装置 87 は、基板 W1、W2 の種類を区別するための基板 ID を読み取る ID リーダ 88 を備えている。

【0114】図 11（a）に示すように、柱高さ測定装置 87 は、貼合せ基板製造装置 10 への基板 W1 の搬入に先立って、ID リーダ 88 により基板 W1 の基板 ID を読み取る（ステップ 91 a）。次いで、柱高さ測定装置 87 は、基板 W1 に形成された柱 85 の高さを測定し（ステップ 92 a）、その測定した柱高さデータと基板 ID を対応付けて該測定装置 87 内の図示しない第 1 の記憶装置に記憶する（ステップ 93 a）。柱高さ測定装置 87 は、これらの処理（ステップ 91 a ～ 93 a）を、予め貼合せ基板製造装置 10 への基板 W1 の搬入前に行う。

【0115】一方、図 11（b）に示すように、貼合せ基板製造装置 10 において、制御装置 11（図 1 参照）は、搬送装置 17 a に基板 W1、W2 が供給されると、

その基板W1の基板IDをIDリーダ18により読み取る(91b)。即ち、搬送装置17aは、基板W1、W2が供給されると、制御装置11からの指令に基づいて、柱85が形成されている基板W1の基板IDをIDリーダ18にて読み取った後、両基板W1、W2をシール描画装置12に搬送する。

【0116】制御装置11は、IDリーダ18により読み取った基板IDに対応付けて記憶されている柱高さデータを前記第1の記憶装置から読み出し、その柱高さデータを該制御装置11内の図示しない第2の記憶装置に記憶する(ステップ92b)。また、制御装置11は、読み出した柱高さデータに基づいて、液晶LCを滴下するための液晶滴下装置13を決定する(ステップ93b)。尚、設置される液晶滴下装置13が1種類のみである場合、このステップ93bは省略される。即ち、搬送装置17bは、シール描画装置12にて処理された基板W1、W2を取り出し、両基板W1、W2を制御装置11からの指令に基づいて所定の液晶滴下装置13に搬送する。

【0117】次いで、制御装置11は、液晶滴下装置13による液晶LCの点滴量を計算する(ステップ94b)。具体的には、柱高さデータ及び液晶滴下装置13に応じて予め設定された点滴量の補正值(液晶滴下装置13間の機差により生じる点滴量の誤差を補正する値)に基づいて、基板W1に滴下する液晶LCの適正量を計算する。尚、柱高さデータに対する液晶LCの点滴量及び液晶滴下装置13に設定する点滴量の補正值は予め実験によって求められ、制御装置11は、それらに基づいて適正量を計算する。

【0118】制御装置11は、このようにして算出した液晶LCの点滴量を液晶滴下装置13のディスペンサ装置(図示略)に指示し(ステップ95b)、ディスペンサ装置は、その指示された点滴量にて液晶LCを基板W1に滴下する(ステップ96b)。

【0119】このような制御方法では、基板W1に形成された柱85の柱高さに応じて、さらには液晶LCを滴下する液晶滴下装置13に応じて、液晶LCが最適な量にて滴下される。これにより、貼合せ後の基板W1、W2(液晶パネル)の不良率の低減化及び液晶LCの使用量のムダをなくすることができる。

【0120】尚、本実施形態において、上記した基板ID及び柱高さデータに、柱高さを測定した柱高さ測定装置87の種類を区別するための号機データを付与するようにしてもよい。

【0121】詳述すると、柱高さ測定装置87は、量産性及び安定稼働等のために複数台設置される場合がある。このような場合、前述した液晶滴下装置13と同様に、柱高さ測定装置87間の機差によって柱高さの測定値に誤差が生じる可能性がある。このため、液晶滴下装置13に搬入された基板W1の柱高さデータがどの測定

装置87で測定されたかを把握しておく必要がある。この際、基板ID及び柱高さデータに柱高さ測定装置87の号機データを付与することで、柱高さ測定装置87と液晶滴下装置13の機差を考慮して補正した液晶LCの点滴量を計算することができる。

【0122】また、基板ID及び柱高さデータにロット番号を付与するようにしてもよい。ロット番号は、液晶LCを滴下する液晶滴下装置13での処理単位毎に基板W1に対し付与される番号である。この方法では、同一のロット番号を持つ基板W1の柱高さデータをまとめて取得することが可能であるため、それらに対応する液晶の点滴量を液晶滴下装置13での処理前に予め計算しておくことができる。これにより、点滴量の計算を逐次計算する場合に起こりうる制御装置11での応答時間の遅れが防止され、生産性の向上が可能となる。

【0123】次に、搬送手段としての搬送ロボットについて詳述する。尚、以下で説明する搬送ロボットは、上述したガス噴出機構を有する搬送ロボット31(図2参照)と異なる構成を有している。

【0124】図12は、貼合せ装置14のレイアウト(硬化装置16は図示せず)を示しており、搬送ロボット101は、基板W1、W2毎の位置決めを行う位置決め装置102と、貼合せを行うプレス装置15と、基板払い出し位置103との間に設置され、それぞれと対向する位置へ旋回可能に設けられている。

【0125】搬送ロボット101は、プレス装置15による基板W1、W2の1回の貼合せ工程で3枚の基板(基板W1、基板W2、貼合せ後の基板W1、W2)を搬送する必要がある、液晶基板の製造工程では、生産に直接寄与しないこの搬送時間の短縮が強く求められている。

【0126】搬送ロボット101は、回動部104と、2本の第1及び第2の搬送アーム105、106を備えている。図13(a)に示すように、回動部104は、本体104aを回動中心としてほぼ360度で回動可能及びその軸方向(Z軸方向)に沿って上下動可能に設けられている。第1及び第2の搬送アーム105、106は、回動部104に対して水平方向(XY軸方向)に個別に伸縮可能であるとともに、Z軸方向に沿って若干の上下動が可能である。

【0127】従って、搬送ロボット101は、位置決め装置102、プレス装置15、基板払い出し位置103の各位置にそれぞれ旋回して、第1及び第2の搬送アーム105、106のうち少なくとも一方を伸縮させることにより、基板W1、W2の搬送を行う。

【0128】図13(b)に示すように、第1の搬送アーム105は、その先端部に搬送部としての第1及び第2のハンド105a、105bを備えている。第1のハンド105aは、その下面側に複数の吸着パッド107を有し、その吸着パッド107により基板W2(カラー

フィルタ基板)を保持する。具体的には、基板W2の外  
面を図示しない真空源により吸引吸着する。同様に、第  
2のハンド105bは、その上面側に複数の吸着パッド  
108を有し、その吸着パッド108により基板W1  
(アレイ基板)の外面を吸引吸着して保持する。

【0129】また、図13(c)に示すように、第2の  
搬送アーム106は、その先端部に同じく搬送部として  
の第3のハンド106aを備えている。第3のハンド1  
06aは、その上面側に複数の吸着パッド109を有  
し、その吸着パッド109により貼合せ後の基板W1、  
W2(液晶パネル)を吸引吸着して保持する。

【0130】このように構成された搬送ロボット101  
は、まず、位置決め装置102と対向する位置に旋回  
し、基板W1、W2のうち貼合せ位置が位置決めされ  
た一方の基板W2を第1のハンド105aに保持して取り  
出す。次いで、位置決めされた他方の基板W1を第2の  
ハンド105bに保持して取り出す。搬送ロボット10  
1は、これらの操作をプレス装置15が前の基板W1、  
W2の貼合せを行っている間に行う。

【0131】次に、搬送ロボット101は、プレス装置  
15と対向する位置に旋回する。そして、プレス装置1  
5が前の基板W1、W2の貼合せを完了すると、搬出す  
る基板(貼合せ後の基板W1、W2)を第3のハンド1  
06aに保持して取り出した後、第1及び第2のハンド  
105a、105bに予め保持しておいた基板W2、W  
1を搬入する。その後、搬送ロボット101は、基板払  
い出し位置103と対向する位置に旋回し、第3のハン  
ド106aに保持している貼合せ後の基板W1、W2を  
払い出す。

【0132】このように、搬送ロボット101は、プレ  
ス装置15への基板W1、W2の1回の搬送時に、位置  
決め装置102からの1回の旋回動作と、プレス装置1  
5内での搬入/搬出処理のための第1及び第2の搬送ア  
ーム105、106のそれぞれ1回ずつ(計2回)の伸  
縮動作を行う。

【0133】ところで、従来では、搬送ロボットは、第  
1及び第2の搬送アームにそれぞれ1つずつのハンドを  
備えた構成である。即ち、第1の搬送アームは第1のハ  
ンドを備え、第2の搬送アームは第2のハンドを備えて  
いる。このため、従来の搬送ロボットは、プレス装置1  
5への基板W1、W2の1回の搬送時に、位置決め装置  
102からの2回の旋回動作と、プレス装置15内での  
搬入/搬出処理のための第1及び第2の搬送アームの計  
3回の伸縮動作を行う必要がある。

【0134】このような従来構成に対して、本実施形態  
では、搬送ロボット101の旋回動作及び伸縮動作の回  
数が削減されるため、基板搬送時間が短縮され、延いて  
はプレス装置15の稼働停止時間を短縮することができる。

【0135】尚、搬送ロボット101の第1のハンド1

05aは、基板W2の外面を保持する構成としたが、こ  
のようなハンド105aにより基板W2をプレス装置1  
5へ搬入する(加圧板24aに保持させる)場合は、加  
圧板24aの構成を図15に示すように一部変更する。

【0136】詳述すると、この加圧板111には、第1  
のハンド105aの経路に沿って所定の個所に溝111  
aが形成されている。第1のハンド105aは、基板W  
2の外面を保持した状態で加圧板111の下方に移動  
し、図15(a)、(b)に示すように、基板W2が加  
圧板111の吸着面に近接する位置まで上昇する。その  
際、第1のハンド105aは、加圧板111の溝111  
a内に収容されるため、加圧板111と干渉しない。こ  
の状態で、加圧板111から吸引吸着力及び静電吸着力  
のうち少なくともいずれかを基板W2に作用させること  
で、基板W2が保持される。その後、第1のハンド10  
5aは、基板W2への吸引吸着を停止し、該基板W2か  
ら若干距離上昇して縮短する。

【0137】このような構成の第1のハンド105a  
は、基板W2の外面を吸引吸着して保持するため、基板  
W2が大型且つ薄型である場合にも自重による撓みを防  
止して略平面状態で基板W2を保持することができる。  
従って、加圧板111の吸着面に略平面状態で吸着させ  
ることが可能である。

【0138】尚、この搬送ロボット101は、第1及び  
第2の搬送アーム105、106のうち少なくとも一方  
に2つのハンドを備えるように構成されるものであり、  
第2の搬送アーム106に2本のハンドを備えてもよ  
い。

【0139】また、第1のハンド105aに変えて、上  
述した図2に示すハンド31aを備えるように搬送ロボ  
ット101を構成しても当然よい。この場合は、例え  
ば、第1の搬送アーム105に基板W2を搬送するハン  
ド31aを備え、第2の搬送アーム106に基板W1を  
搬送する第2のハンド105b及び貼合せ後の基板W  
1、W2を搬送する第3のハンド106aを備えるよう  
に構成する。

【0140】次に、位置決め装置102について詳述す  
る。プレス装置15では、両基板W1、W2の貼合せを  
行う際に、対向する基板W1、W2間の貼合せ位置を精  
密に位置合せする必要がある。

【0141】一般に、基板W1、W2間の貼合せ精度は  
数 $\mu$ mオーダーの高い位置合せ精度が必要であり、両基  
板W1、W2にはミクロンサイズの位置合せマークが形  
成されている。離間した2つの基板W1、W2にそれぞ  
れ形成された位置合せマークの像を同時に捉えるため  
には焦点距離の長いレンズが必要であるが、そのような  
レンズは構造が複雑で容易に実現することができない。こ  
のため、プレス装置15にて基板W1、W2の貼合せを  
行う前に、基板W1、W2毎に予備的な位置決めを行う  
必要がある。

【0142】図14に示すように、位置決め装置102は、ベース板121と、そのベース板121に取着された位置決めピン122と、基板W2を支持する支持板123と、基板W1を支持するサポートピン124と、吸着機構125と、位置決め機構126と、リニアアクチュエータ127とを備える。

【0143】支持板123は、ベース板121上に設けられたリニアガイド121aに沿って基板W2の内面外周部を支持する位置あるいは基板W2から離間する位置にそれぞれ移動可能に設けられている。サポートピン124は、上下方向に移動可能に設けられ、位置決め機構126は、前後方向(図14(a)に示す矢印方向)に移動可能に設けられている。尚、支持板123、サポートピン124及び位置決め機構126は、図示しないシリンダ等の駆動源により駆動制御される。

【0144】吸着機構125は、リニアアクチュエータ127によりベース板121に対して上下方向に移動可能である。吸着機構125は、上板128aと、下板128bと、上板128aを下板128bに対し水平方向(XY軸方向)に移動可能に支持する軸受129と、上

板128aを下板128bに対し基準位置(図14(a)に示す位置)に付勢するスプリング130とを備える。上板128aの下面側には、複数の吸着部131が並列して設けられ、それら吸着部131には所定の間隔で複数の吸着パッド132が設けられている。

【0145】以下、このように構成された位置決め装置102により基板W1、W2の位置決めを行う場合を説明する。まず、基板W2の位置決めを行う場合について説明する。

【0146】基板W2は、液晶滴下装置13から搬送装置17c(図1参照)により搬送され、支持板123により支持される(図14(a)に示す2点鎖線)。尚、基板W2の搬送に際して、予め、吸着機構125は上昇し、サポートピン124は下降している。

【0147】基板W2が支持板123上に載置されると、吸着機構125は下降し、複数の吸着パッド132により基板W2の外面を吸引吸着して吊下げ保持した後、若干距離上昇する。また、この吸着機構125により基板W2が保持されると、支持板123は、基板W2と干渉しない位置まで該基板W2から離間する方向に移動する。

【0148】次いで、位置決め機構126は、基板W2に向かって前進し、該基板W2の端面(角)を押してそれと対向する端面(角)を位置決めピン122に押し付けることにより、基板W2の位置決めを行う。その際、吸着機構125は、保持している基板W2とともに水平方向に該基板W2が補正された距離だけ移動する。このとき、基板W2は吸着機構125により吊下保持されているため、位置決め機構126による基板W2の移動がスムーズに行われる。

【0149】この状態で、前述した搬送ロボット101は、第1の搬送アーム105を伸長し、第1のハンド105aにより基板W2の上面(外面)を吸引吸着して保持する。

【0150】搬送ロボット101により基板W2が保持されると、吸着機構125は、吸着パッド132から基板W2への吸引吸着を停止し、リニアアクチュエータ127により上昇する。基板W2への吸着を停止した吸着機構125は、スプリング130の付勢力により基準位置に復帰する。

【0151】基板W1は、液晶滴下装置13から搬送装置17c(図1参照)により搬送され、上昇しているサポートピン124により支持される。尚、基板W1の搬送に際して、予め、吸着機構125は上昇し、支持板123は基板W1と干渉しない位置に移動している。そして、前記と同様に、位置決め機構126は基板W1の端面を押して位置決めを行う。この状態で、前述した搬送ロボット101は、第1の搬送アーム105を伸長し、第2のハンド105bにより基板W1の下面(外面)を吸引吸着して保持する。

【0152】このような位置決め装置102では、基板W2の位置決め時に、基板W2の外面が吸着機構125により吸着保持されるため、基板W2の自重による撓みが抑止され、該基板W2は略平面状態で位置決め機構126により位置決めされる。

【0153】ところで、従来の位置決め装置は、上記吸着機構125を備えていない。このため、基板W2が大型あるいは薄型である場合等には、自重により基板W2に撓みが発生する。このような撓みが発生している状態で、位置決めが行われると、基板W2の撓みがますます大きくなって正確な位置決めができなくなるという問題を有していた。

【0154】このような従来構成に対して、本実施形態では、基板W2が略平面状態に保持された状態で位置決め機構126により基板W2の位置が補正されて位置決めが行われる。従って、基板W2の位置決め精度が向上され、その結果プレス装置15での位置合せ精度を向上させることができる。

【0155】上記記述したように、本実施形態によれば、以下の効果を奏する。

(1) 基板W2の内面に向かってガスを噴出させながらその内面外周部を吸着保持する搬送ロボット31、或いは、基板W2の外面を吸着保持する搬送ロボット101により、基板W2をプレス装置15内へ搬入し、加圧板24aに保持させるようにした。これによれば、自重による撓みの大きな基板W2の場合にも、その基板W2を略平面状態に保ったまま加圧板24aに確実に吸着保持させることができる。従って、加圧板24aに基板W2を安定して保持させることができるため、基板W2の撓みによる加圧板24aからの基板W2の位置ズレ及び脱



落を防止することができる。また、略平面状態で基板W2が加圧板24aに吸着されるため、静電吸着時のグロー放電の発生も抑止される。その結果、大型化、薄型化する液晶パネルの製造歩留まりを向上させることができ、生産性が高められる。

【0156】(2) チャンバ20内の減圧に際して、加圧板24aに保持されている基板W2の背圧はチャンバ圧と略等圧に保たれる。これにより、基板W2の表裏の圧力差による該基板W2の局所的な撓みが防止されるため、チャンバ20内の減圧過程において、加圧板24aの吸着面と基板W2の接触界面に残存する気泡によって基板W2が移動若しくは脱落するのを防ぐことができる。

【0157】(3) 加圧板24aの吸着面には、該加圧板24aの端面(辺)が切り欠かれた状態で複数の吸着溝25aが所定間隔で形成されている。これにより、チャンバ20内の減圧過程において、基板W2と加圧板24aの接触界面に気泡が仮に残存する場合にもその気泡がチャンバ20内へと移動し易くなる。従って、その気泡の影響(膨張等)による基板W2の移動及び脱落等も防止される。

【0158】(4) 加圧板24aの吸着溝25aに通気性を有したポーラス部材80を設けるようにした。このような構成では、基板W2の吸引吸着時において、該基板W2の表裏の圧力差による局所的な撓みの発生が確実に防止される。従って、上述した(2)の効果をさらに高めることができる。

【0159】(5) 加圧板24a及びテーブル24bに付着している塵やガラス破片等の不純物を粘着テープ81により除去するようにした。そして、本実施形態では、この粘着テープ81が真空中で加圧板24a及びテーブル24bに均一に密着されるため、それら不純物が効果的に除去される。

【0160】(6) 柱高さ測定装置87は、基板W1に形成された柱85の柱高さを予め測定する。そして、柱高さデータに応じて、且つ、液晶LCを滴下する液晶滴下装置13に応じて、液晶LCが最適な量にて滴下される。これにより、貼合せ後の基板W1、W2の不良率が低減されるとともに、液晶LCの使用量のムダをなくすることができる。その際、柱高さを測定した測定装置87の号機データやロット番号を柱高さデータに付与するようすることで、液晶量の計算を精度よく且つ効率よく行うことができる。このようにして、封入する液晶LCを適正量に制御することが可能であるため、液晶パネルの歩留まりを向上させることができ、また基板間隔の狭い製品にも対応可能である。

【0161】(7) 搬送ロボット101は、第1の搬送アーム105に第1及び第2のハンド105a、105bを備え、第2の搬送アーム106に第3のハンド106aを備える。これにより、2枚の基板W1、W2を同

時にプレス装置15内に搬入することができるため、搬送ロボット101の旋回動作及び伸縮動作の回数が削減される。従って、基板搬送時間が短縮され、延いては搬送によるプレス装置15のアイドル時間を短縮することができ、生産性を向上させることができる。

【0162】(8) 第1及び第2のハンド105a、105bは、基板W2、W1の外面をそれぞれ吸引吸着して保持する。これにより、基板W2、W1が大型・薄型である場合にも自重による撓みを防止して略平面状態で安定させて保持できる。従って、第1の搬送アーム105に取り付ける第1及び第2のハンド105a、105bの間隔を小さくできるため、プレス装置15を大型化させることもない。

【0163】(9) 位置決め装置102による基板W2の位置決めは、該基板W2が吸着機構125により略平面状態に保持された状態で行われる。これにより、その位置決め精度が向上され、その結果プレス装置15での位置合せ精度を向上させることができる。また、位置決め装置102での基板W2の位置決めを迅速に行うことができるため、プレス装置15内での位置合せ時間を短縮させることができる。これにより、貼合せ基板の製造時間を短縮させることができる。

【0164】(第二実施形態)以下、本発明を具体化した第二実施形態を図16、図17に従って説明する。図16は、第二実施形態のプレス装置141の吸着機構を説明するための概略構成図である。尚、第一実施形態の図2で説明した構成と同様な構成部分には同一符号を付してその詳細な説明を一部省略する。

【0165】同図に示すように、プレス装置141は、配管26aと配管26dを接続する配管26fを備えている。この配管26fの途中には排気バルブ28fが設けられ、該排気バルブ28fは図示しない制御装置により開閉制御される。即ち、プレス装置141は、配管26dを開路してチャンバ20内を真空排気するための第1の排気バルブ28dと、配管26fを開路して配管26a及び吸着管路25内を真空排気するための第2の排気バルブ28fを有している。

【0166】図17は、このようなプレス装置141を使用した基板W1、W2の貼合せ工程を説明するためのフローチャートである。尚、以下で説明する工程は、チャンバ20内の減圧を行う方法(図5に示すステップ48若しくは図6に示すステップ70)を一部変更して実施する処理であり、その他の処理については同様に行われる。

【0167】詳述すると、プレス装置141は、チャンバ20内の置換を開始する際には、第1及び第2の排気バルブ28d、28fを開放する(このとき、第一実施形態と同様にガス導入バルブ28eも開放する)(ステップ151)。

【0168】その際、第1及び第2の排気バルブ28



d, 28 f の開放時に伴う圧力変動が大きくなるのを防止するため、減圧開始時において、それら排気バルブ 28 d, 28 f の開度は僅かに調整される。尚、このような圧力変動の調節は、同時に真空ポンプ 29 の回転数を調整（徐々に回転数を上昇させる）して行うようにしてもよい。

【0169】そして、プレス装置 141 は、基板 W2 の背圧がチャンバ圧と略等圧又はそれ以下になるように第 1 及び第 2 の排気バルブ 28 d, 28 f の開度を徐々に増加させ（ステップ 152）、チャンバ圧及び基板 W2 の背圧が所定圧力に達すると両排気バルブ 28 d, 28 f の開度を全開にする（ステップ 153）。

【0170】その後は、第一実施形態と同様にして、チャンバ 20 内の置換が完了した後、ガス導入バルブ 28 e を閉鎖し、両基板 W1, W2 の位置合せを行った後、プレス処理する。

【0171】この方法では、排気バルブ 28 d, 28 f の開度を調整（即ち排気速度を加減速調整）することで、加圧板 24 a の吸着面からチャンバ 20 内までのコンダクタンス（吸着管路 25, 配管 26 a, 26 b の経路内での真空度）が小さい場合にも、基板 W2 の背圧をチャンバ圧と略等圧又はそれ以下に調整可能である。つまり、加圧板 24 a の吸着面からチャンバ 20 内までの経路が狭く、減圧されにくい場合にも、上述した第一実施形態と同様の効果を奏する。尚、本実施形態の方法は、配管 26 b 及び背圧開放バルブ 28 b を設けない構成の場合においても同様の効果を奏する。

【0172】（第三実施形態）以下、本発明を具体化した第三実施形態を図 18 に従って説明する。図 18 は、本実施形態の吸着機構を説明するための概略図であって、第一実施形態の加圧板 24 a への吸着方法を一部変更したものである。

【0173】本実施形態において、上平板 161 は、上定盤 162 及び加圧板 163 から構成されており、この上平板 161 には加圧板 163 の吸着面から上定盤 162 の上面まで貫通する貫通経路 164 が形成されている。

【0174】また、上平板 161 は、その貫通経路 164 に遊挿され、図示しない駆動機構により該貫通経路 164 内を上下動可能に支持される吸着機構 165 を備えている。詳述すると、吸着機構 165 は、天板 165 a と、その天板 165 a に支持された複数の吸着部 165 b と、各吸着部 165 b の先端（下端）部に設けられた吸着パッド 165 c とから構成されている。複数の吸着パッド 165 c は、図示しない経路を介して真空源に接続され、その真空源により基板 W2 の外面を吸引吸着保持する。

【0175】このように構成された吸着機構では、図 18 (a) に示すように、加圧板 163 の吸着面から吸着パッド 165 c が突出する位置まで吸着機構 165 が下

降した状態で、搬送ロボット 31（図 2 参照）により搬入された基板 W2 が吸着パッド 165 c に吸着保持される。

【0176】次いで、保持された基板 W2 が加圧板 163 の吸着面に近接する位置まで吸着機構 165 が上昇し、その状態で加圧板 163 から基板 W2 に吸引吸着力又は静電吸着力を作用させて加圧板 163 に基板 W2 を保持した後、図 18 (b) に示すように、吸着機構 165 の吸着作用を停止する。

【0177】このような構成では、基板 W2 の外面が吸着機構 165 により吸引吸着された状態で、基板 W2 が加圧板 163 に吸着保持される。従って、第一実施形態と同様、基板 W2 に自重による撓みが大きく発生している場合にも基板 W2 を略平面状態で加圧板 163 に保持させることができるため、加圧板 163 からの位置ズレ及び脱落が防止される。

【0178】また、図 18 (b) に示すように、基板 W2 を保持した状態で、吸着機構 165 により吸着される基板 W2 の外面は、貫通経路 164 を介してチャンバ 20（図では省略）内に対し開放されている。従って、チャンバ 20 内の減圧過程において、基板 W2 の背圧がチャンバ圧よりも高くなることによる基板 W2 の脱落等も防止される。尚、本実施形態に於いて、天板 165 a に支持する複数の吸着部 165 b を個別に上下動可能とするように設けてもよい。このように構成することで、撓みの大きい基板 W2 に対する吸着動作をスムーズに行うことができる。

【0179】尚、上記各実施形態は、以下の態様で実施してもよい。・図 2 では、加圧板 24 a に保持する基板 W2 を搬送する場合についてのみ説明したが、基板 W1 の搬送時に、該基板 W1 の下方よりガスを噴出しながら搬入するようにしてもよい。

【0180】・図 5 に示す両基板 W1, W2 の貼合せ工程において、チャンバ 20 を閉塞させるタイミングはステップ 47 の後でもよい。

・搬送ロボット 31 によるプレス装置 15 への基板 W2 の搬入時において、基板 W2 の内面に吹き付けるガスは、必ずしも不活性ガスのみに限定されるものでなく、基板 W2 に影響を与えなければその他の気体であってもよい。

【0181】・基板 W2 への発塵が懸念される場合は、ガス噴出ノズル 34 の前段にフィルタを設けてもよい。・基板 W2 のサイズが大きい場合には、基板 W2 の内面に対しガスを吹き付けながら、基板 W2 の外面を吸着保持可能とするように搬送ロボット 31 を構成してもよい。

【0182】・液晶 LC の点滴量を制御する際の基板 ID 及び柱高さデータを記憶する第 1 及び第 2 記憶装置を、貼合せ基板製造装置 10 とネットワーク接続されたサーバに設けるようにしてもよい。

【0183】・基板W1, 基板W2, 貼合せ後の両基板W1, W2の3枚の基板のうち、第1〜第3のハンド105a, 105b, 106aにそれぞれ保持する基板の種類は、実施形態で説明した種類に限定されない。即ち、図13(c)に示す第3のハンド106aに基板W1を保持して搬入し、第2のハンド105bにより貼合せ後の両基板W1, W2を保持してプレス装置15から搬出するようにしてもよい。尚、実施形態のように、第1の搬送アーム105の第1及び第2のハンド105a, 105bに基板W2, W1をそれぞれ保持して搬入する場合は、基板W1へ塵等が落下することを防止できる。

【0184】上記各実施形態の特徴をまとめると以下のようになる。

(付記1) 2枚の基板を処理室内に搬送する搬送手段を備え、前記処理室内にて対向して配置された第1及び第2の保持板にそれぞれ保持した両基板を貼り合わせる貼合せ基板製造装置において、前記搬送手段は、前記第1及び第2の保持板に保持する2枚の基板のうち上側の基板を吸着し、該吸着した基板をその下方から所定の気体を噴出しながら水平方向に保持する保持部を備えることを特徴とする貼合せ基板製造装置。

(付記2) 2枚の基板を処理室内に搬送する搬送手段を備え、前記処理室内にて対向して配置された第1及び第2の保持板にそれぞれ保持した両基板を貼り合わせる貼合せ基板製造装置において、前記搬送手段は、前記処理室内に搬送する2枚の基板から選択的に1枚を吸着保持する保持部を備え、該保持部は基板の外面を吸着して水平方向に保持することを特徴とする貼合せ基板製造装置。

(付記3) 前記搬送手段には、前記保持部を有する2本の搬送アームが設けられ、該2本の搬送アームのうち少なくとも一方には前記2枚の基板を同時に保持可能としたことを特徴とする付記2記載の貼合せ基板製造装置。

(付記4) 前記第1及び第2の保持板は、前記保持部に保持された基板に対し吸引吸着力及び静電吸着力のうち少なくとも一方を作用させて該基板を保持することを特徴とする付記1乃至3の何れか一記載の貼合せ基板製造装置。

(付記5) 前記第1及び第2の保持板のうち少なくとも一方の保持板には、該保持板とは独立して上下動可能に設けられ前記保持部に保持された基板の外面を吸引吸着して保持する吸着機構が備えられ、該保持板は前記吸着機構に保持された基板に対し吸引吸着力及び静電吸着力のうち少なくとも一方を作用させて該基板を保持することを特徴とする付記1乃至3の何れか一記載の貼合せ基板製造装置。

(付記6) 前記第1及び第2の保持板には該保持板を貫通する複数の貫通経路が上下方向に形成され、前記吸

着機構は前記複数の貫通経路内を上下動可能とする複数の吸着部を備えることを特徴とする付記5記載の貼合せ基板製造装置。

(付記7) 前記複数の吸着部は、該吸着部毎に独立して上下動可能に設けられ、前記基板に対して該吸着部毎に個別に吸着可能であることを特徴とする付記6記載の貼合せ基板製造装置。

(付記8) 前記第1及び第2の保持板のうち少なくとも一方の吸着面には、該吸着面の端面まで延びるように辺を切り欠いて複数の吸着溝が形成されていることを特徴とする付記1乃至7の何れか一記載の貼合せ基板製造装置。

(付記9) 前記複数の吸着溝には、通気性を有したポーラス部材が前記吸着溝を平面化する状態で設けられていることを特徴とする付記8記載の貼合せ基板製造装置。

(付記10) 前記処理室内への前記2枚の基板の搬入に先立って、前記第1及び第2の保持板に付着している不純物を除去するための不純物除去手段を備えていることを特徴とする付記1乃至9の何れか一記載の貼合せ基板製造装置。

(付記11) 前記不純物除去手段は、弾性を有するテープ基材と該テープ基材のうち少なくとも片面に塗布された粘着剤とから構成される粘着テープを前記第1及び第2の保持板の吸着面に接触させ、前記粘着剤により不純物を除去する手段であることを特徴とする付記10記載の貼合せ基板製造装置。

(付記12) 前記処理室内の減圧下にて前記粘着テープを前記第1及び第2の保持板により挟み込むことを特徴とする付記11記載の貼合せ基板製造装置。

(付記13) 前記2枚の基板間に封入する液体を、前記2枚の基板のうち何れか一方の基板上に滴下する液体滴下装置と、前記2枚の基板のうち少なくとも一方の基板に形成されて前記2枚の基板同士の間隔を規制する柱の高さを測定する柱高さ測定装置とを備え、前記柱高さ測定装置は前記柱の高さを測定した基板の識別情報と該基板の柱高さデータとを対応付けて第1の記憶装置に記憶し、前記液体滴下装置は前記識別情報に基づいて前記第1の記憶装置から抽出した前記柱高さデータ及び予め定められた点滴量の補正值に応じた量の液体を前記基板上に滴下することを特徴とする付記1乃至12の何れか一記載の貼合せ基板製造装置。

(付記14) 前記柱高さデータには、前記柱の高さを測定する柱高さ測定装置の号機データ及び前記液体滴下装置での処理単位毎に前記基板に対して付与されるロット番号のうち少なくとも一方が付与されることを特徴とする付記13記載の貼合せ基板製造装置。

(付記15) 前記処理室内への前記2枚の基板の搬入に先立って、前記第1及び第2の保持板にそれぞれ保持される前記2枚の基板の位置決めを該基板毎に行う位置

決め装置を備え、前記位置決め装置は、前記基板の外面に吸着して水平方向に移動可能に吊下保持する吸着機構と、その吸着機構により吊下保持された基板の辺及び角のうち少なくとも一箇所を押して位置決めを行う位置決め機構とを備えることを特徴とする付記 1 乃至 14 の何れか一記載の貼合せ基板製造装置。

(付記 16) 2 枚の基板を処理室内に搬送する搬送手段を備え、前記処理室内にて対向して配置された第 1 及び第 2 の保持板にそれぞれ保持した両基板を貼り合わせる貼合せ基板製造方法において、前記第 1 及び第 2 の保持板のうち少なくとも一方の保持板は、前記処理室内が大気圧下では前記基板を吸引吸着して保持し、前記処理室内の減圧に際しては、前記吸引吸着を停止した後に前記基板の背圧を前記処理室内の圧力と略等圧とする状態にて前記基板を静電吸着して保持することを特徴とする貼合せ基板製造方法。

(付記 17) 2 枚の基板を処理室内に搬送する搬送手段を備え、前記処理室内にて対向して配置された第 1 及び第 2 の保持板にそれぞれ保持した両基板を貼り合わせる貼合せ基板製造方法において、前記第 1 及び第 2 の保持板のうち少なくとも一方の保持板は、前記処理室内が大気圧下では前記基板を吸引吸着して保持し、前記処理室内の減圧に際しては、該処理室内の圧力を大気圧に対し所定の圧力まで揚圧して前記吸引吸着を停止した後に前記基板を静電吸着して保持することを特徴とする貼合せ基板製造方法。

(付記 18) 真空ポンプの駆動に基づいて前記処理室内を減圧するための第 1 の排気バルブと、前記真空ポンプの駆動に基づいて前記基板の背圧を調整するための第 2 の排気バルブとが設けられ、前記処理室内の減圧下では、前記基板の背圧を前記処理室内と略等圧若しくはそれよりも低圧とするように前記第 1 及び第 2 の排気バルブの開度及び前記真空ポンプの回転数のうち少なくとも一方を調整することを特徴とする付記 16 又は 17 記載の貼合せ基板製造方法。

【0185】

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、貼合せ基板の製造不良を低減することのできる貼合せ基板製造装置及び貼合せ基板製造方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 貼合せ基板製造装置を示す概略構成図である。

【図 2】 第一実施形態のプレス装置の吸着機構を示す概略図である。

【図 3】 プレス装置の吸着機構を示す概略図である。

【図 4】 加圧板の吸着面を説明するための概略図である。

【図 5】 貼合せ工程を示すフローチャートである。

【図 6】 別の貼合せ工程を示すフローチャートである。

【図 7】 基板の局所的な撓みを示す説明図である。

【図 8】 不純物の除去方法を示す説明図である。

【図 9】 液晶を封入した貼合せ基板を示す説明図である。

【図 10】 液晶量の制御方法を説明するためのブロック図である。

【図 11】 液晶量の制御方法を示すフローチャートである。

【図 12】 貼合せ装置のレイアウトを示す説明図である。

【図 13】 搬送ロボットを示す概略図である。

【図 14】 位置決め装置を示す概略図である。

【図 15】 図 13 の搬送ロボットに対応した加圧板の構成を示す概略図である。

【図 16】 第二実施形態のプレス装置の吸着機構を示す概略図である。

【図 17】 貼合せ工程を示すフローチャートである。

【図 18】 第三実施形態の吸着機構を説明するための概略構成図である。

【符号の説明】

W1, W2 基板

13 液体滴下装置としての液晶滴下装置

20 処理室としてのチャンバ

22a, 22b 第 1 及び第 2 の保持板としての上平板, 下平板

25a 吸着溝

29 真空ポンプ

31, 101 搬送手段としての搬送ロボット

31a, 105a, 105b, 106a 保持部としてのハンド

80 ポーラス部材

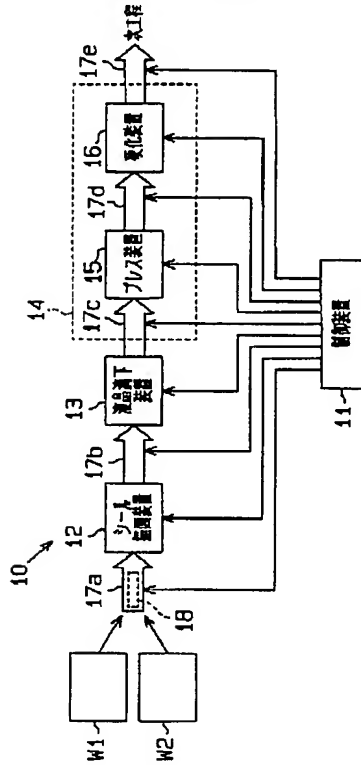
81 粘着テープ

87 柱高さ測定装置

102 位置決め装置

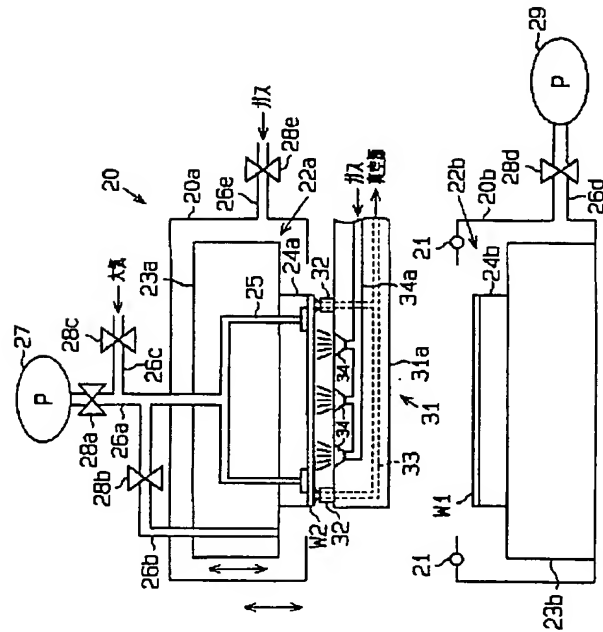
【図 1】

結合性を図示する概略図



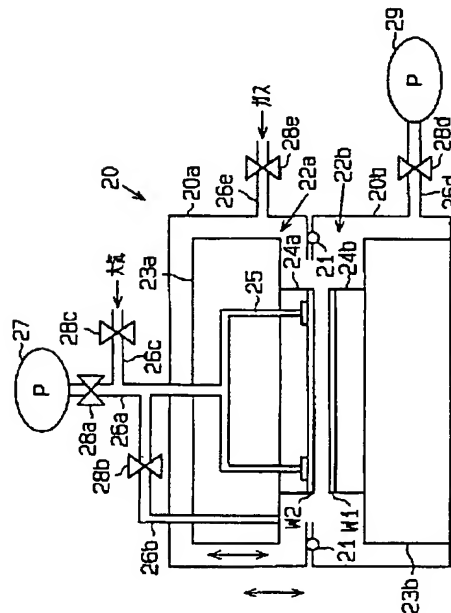
【図 2】

第一実施形態のプレス装置の設置機構を示す概略図



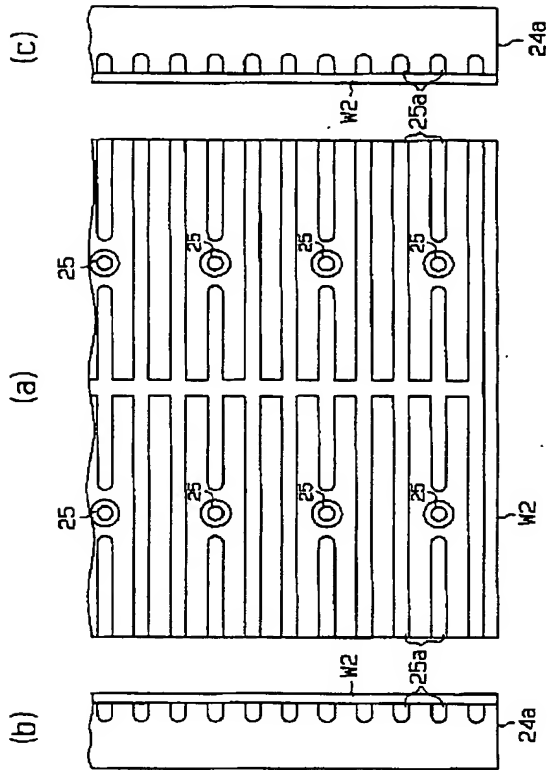
【図 3】

プレス装置の設置機構を示す概略図



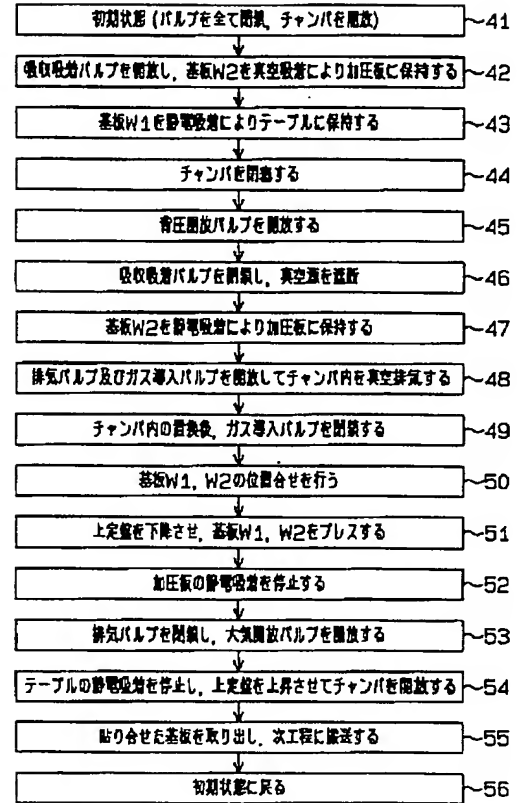
【図 4】

加圧板の吸着面を説明するための概略図



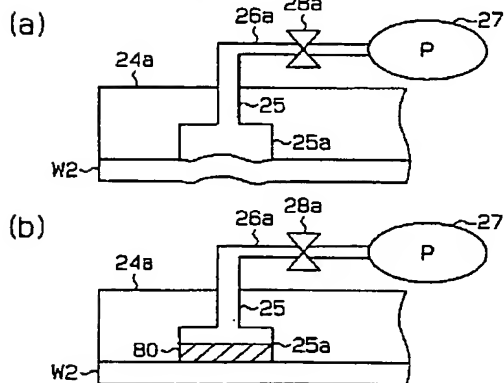
【図 5】

貼合せ工程を示すフローチャート



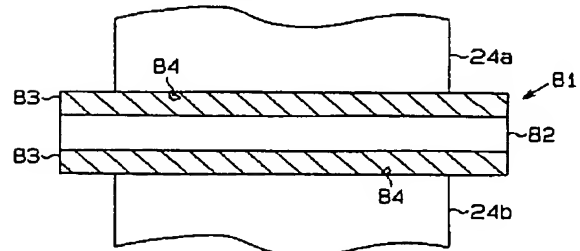
【図 7】

基板の局所的な図面を示す説明図

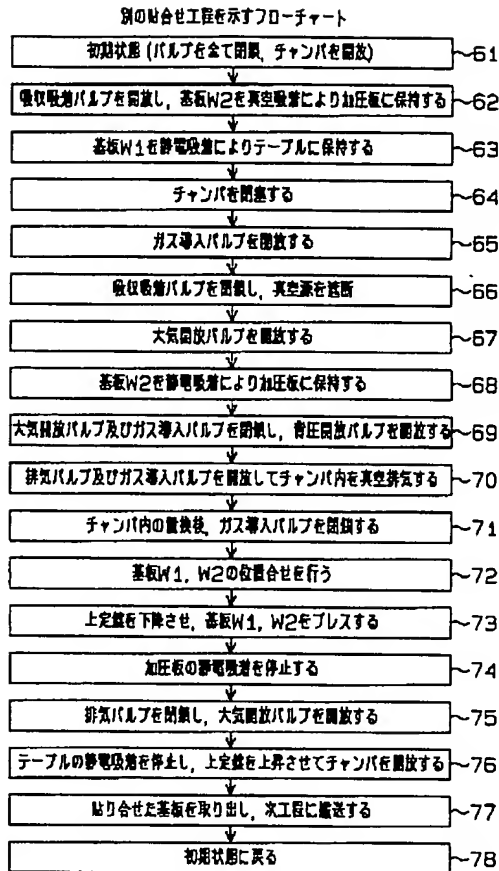


【図 8】

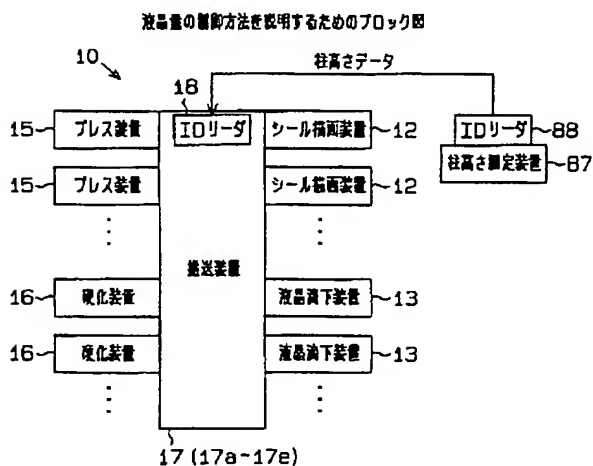
不純物の除去方法を示す説明図



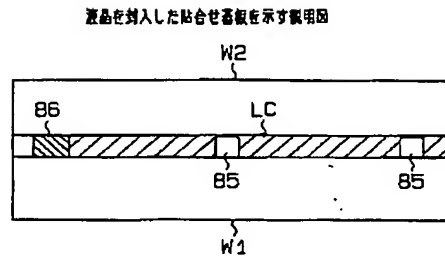
【図6】



【図10】



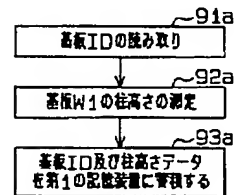
【図9】



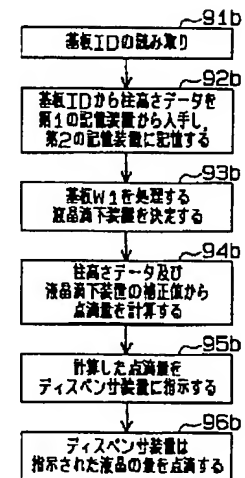
【図11】

液晶量の制御方法を示すフローチャート

(a)

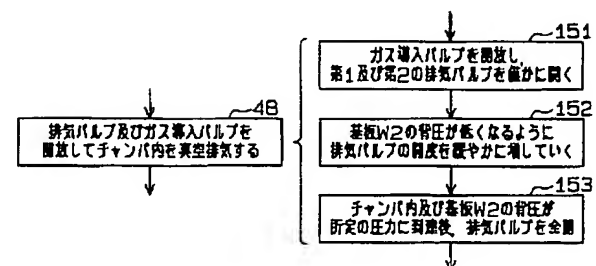


(b)



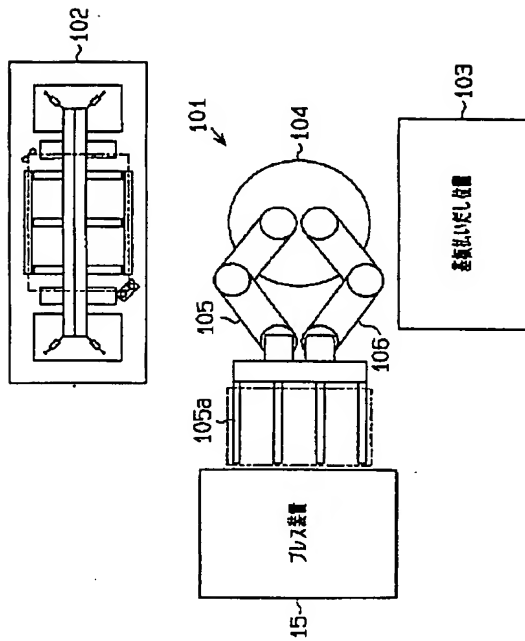
【図17】

貼合せ工程を示すフローチャート



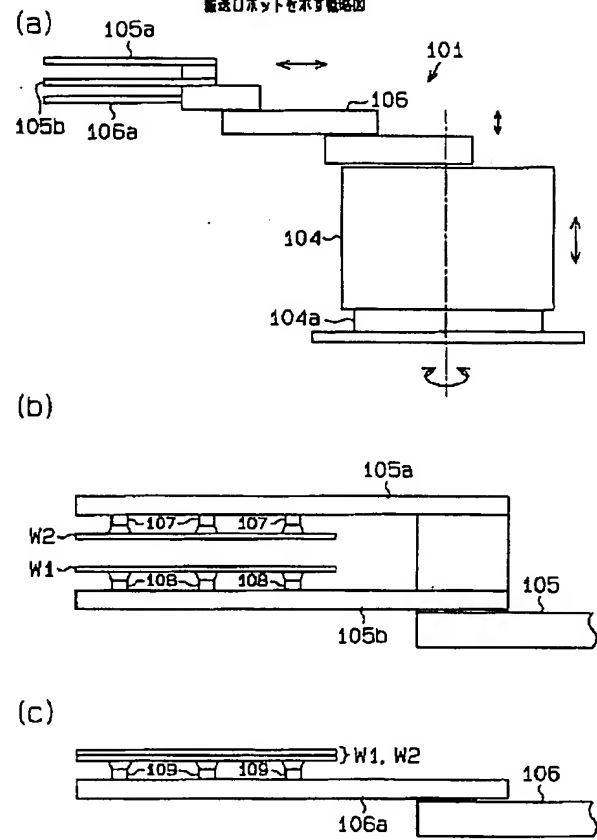
【図12】

貼合せ装置のレイアウトを示す説明図



【図13】

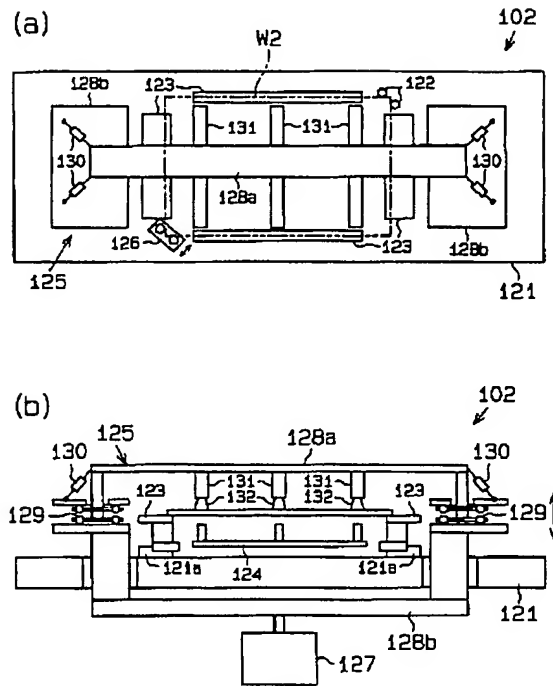
搬送ロボットを示す概略図





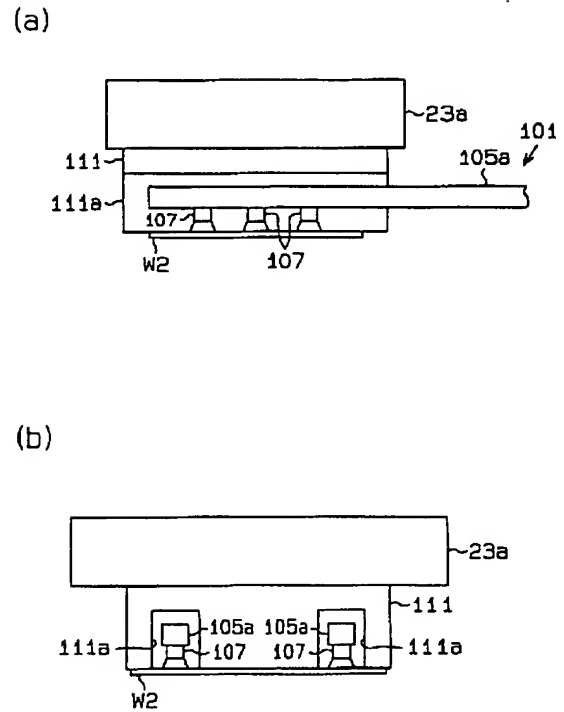
【図 14】

位置決め装置を示す概略図



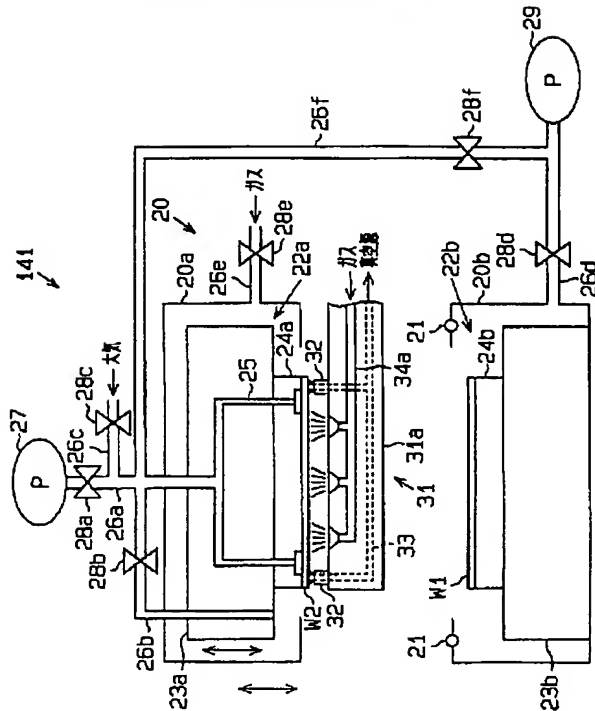
【図 15】

図 13 の搬送ロボットに対応した加圧板の構成を示す概略図



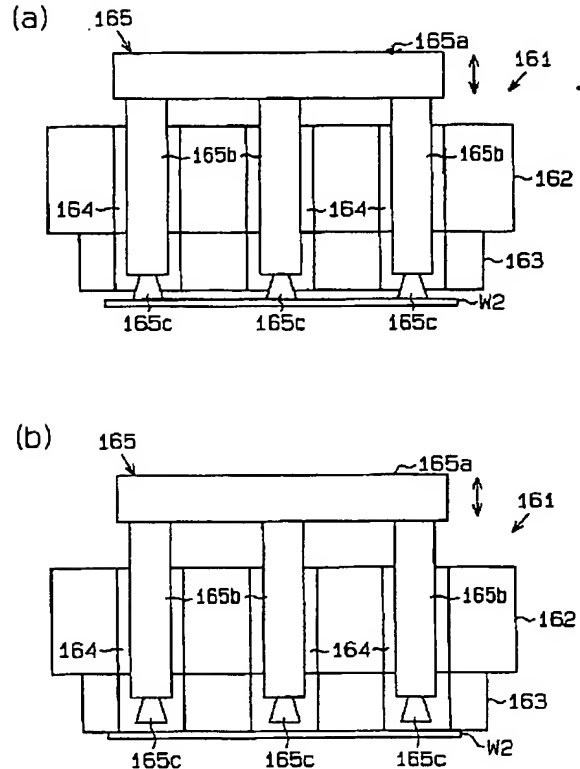
【図 16】

第二実施形態のプレス装置の吸着機構を示す概略図



【図 18】

第三実施形態の吸着機構を説明するための概略図



## 【手続補正書】

【提出日】平成15年1月8日(2003.1.8)

## 【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 2枚の基板を処理室内に搬送する搬送手段を備え、前記処理室内にて対向して配置された第1及び第2の保持板にそれぞれ保持した両基板を貼り合わせる貼合せ基板製造装置において、前記搬送手段は、前記第1及び第2の保持板に保持する2枚の基板のうち上側の基板を吸着し、該吸着した基板をその下方から所定の気体を噴出しながら水平方向に保持する保持部を備えることを特徴とする貼合せ基板製造装置。

【請求項2】 2枚の基板を処理室内に搬送する搬送手段を備え、前記処理室内にて対向して配置された第1及び第2の保持板にそれぞれ保持した両基板を貼り合わせ

る貼合せ基板製造装置において、

前記搬送手段は、前記処理室内に搬送する2枚の基板から選択的に1枚を吸着保持する保持部を備え、該保持部は基板の外面を吸着して水平方向に保持することを特徴とする貼合せ基板製造装置。

【請求項3】 前記搬送手段には、前記保持部を有する2本の搬送アームが設けられ、該2本の搬送アームのうち少なくとも一方には前記2枚の基板を同時に保持可能としたことを特徴とする請求項2記載の貼合せ基板製造装置。

【請求項4】 前記第1及び第2の保持板のうち少なくとも一方の保持板には、該保持板とは独立して上下動可能に設けられ前記保持部に保持された基板の外面を吸引吸着して保持する吸着機構が備えられ、該保持板は前記吸着機構に保持された基板に対し吸引吸着力及び静電吸着力のうち少なくとも一方を作用させて該基板を保持することを特徴とする請求項1乃至3の何れか一項記載の貼合せ基板製造装置。

【請求項5】 前記第1及び第2の保持板のうち少なく

とも一方の吸着面には、該吸着面の端面まで延びるように辺を切り欠いて複数の吸着溝が形成されていることを特徴とする請求項 1 乃至 4 の何れか一項記載の貼合せ基板製造装置。

【請求項 6】 前記複数の吸着溝には、通気性を有したポーラス部材が前記吸着溝を平面化する状態で設けられていることを特徴とする請求項 5 記載の貼合せ基板製造装置。

【請求項 7】 前記処理室内への前記 2 枚の基板の搬入に先立って、前記第 1 及び第 2 の保持板に付着している不純物を除去するための不純物除去手段を備えていることを特徴とする請求項 1 乃至 6 の何れか一項記載の貼合せ基板製造装置。

【請求項 8】 前記 2 枚の基板間に封入する液体を、前記 2 枚の基板のうち何れか一方の基板上に滴下する液体滴下装置と、

前記 2 枚の基板のうち少なくとも一方の基板に形成されて前記 2 枚の基板同士の間隔を規制する柱の高さを測定する柱高さ測定装置とを備え、

前記柱高さ測定装置は前記柱の高さを測定した基板の識別情報と該基板の柱高さデータとを対応付けて第 1 の記憶装置に記憶し、前記液体滴下装置は前記識別情報に基づいて前記第 1 の記憶装置から抽出した前記柱高さデータ及び予め定められた点滴量の補正值に応じた量の液体を前記基板上に滴下することを特徴とする請求項 1 乃至 7 の何れか一項記載の貼合せ基板製造装置。

【請求項 9】 前記処理室内への前記 2 枚の基板の搬入に先立って、前記第 1 及び第 2 の保持板にそれぞれ保持される前記 2 枚の基板の位置決めを該基板毎に行う位置決め装置を備え、

前記位置決め装置は、前記基板の外面を吸着して水平方向に移動可能に吊下保持する吸着機構と、その吸着機構により吊下保持された基板の辺及び角のうち少なくとも一箇所を押して位置決めを行う位置決め機構とを備えることを特徴とする請求項 1 乃至 8 の何れか一項記載の貼合せ基板製造装置。

【請求項 10】 2 枚の基板を処理室内に搬送する搬送手段を備え、前記処理室内にて対向して配置された第 1 及び第 2 の保持板にそれぞれ保持した両基板を貼り合わせる貼合せ基板製造方法において、

前記第 1 及び第 2 の保持板のうち少なくとも一方の保持板は、前記処理室内が大気圧下では前記基板を吸引吸着して保持し、前記処理室内の減圧に際しては、前記吸引吸着を停止した後に前記基板の背圧を前記処理室内の圧力と略等圧とする状態にて前記基板を静電吸着して保持することを特徴とする貼合せ基板製造方法。

【請求項 11】 2 枚の基板を処理室内に搬送する搬送手段を備え、前記処理室内にて対向して配置された第 1 及び第 2 の保持板にそれぞれ保持した両基板を貼り合わせる貼合せ基板製造方法において、

前記第 1 及び第 2 の保持板のうち少なくとも一方の保持板は、前記処理室内が大気圧下では前記基板を吸引吸着して保持し、前記処理室内の減圧に際しては、該処理室内の圧力を大気圧に対し所定の圧力まで揚圧して前記吸引吸着を停止した後に前記基板を静電吸着して保持することを特徴とする貼合せ基板製造方法。

【請求項 12】 2 枚の基板を処理室内に搬送する搬送手段を備え、前記処理室内にて対向して配置された第 1 及び第 2 の保持板にそれぞれ保持した両基板を貼り合わせる貼合せ基板製造装置において、

前記搬送手段は、前記処理室内に搬送する 2 枚の基板から選択的に 1 枚を吸着保持する保持部を備え、該保持部は基板の外面を吸着して水平方向に保持することと、前記第 1 及び第 2 の保持板のうち少なくとも一方の保持板は、前記保持部との間で関連する基板を受け渡しするときに、前記保持部を収容する溝を有することを特徴とする貼合せ基板製造装置。

【請求項 13】 前記溝は、関連する前記保持板と前記保持部とが互いに干渉し合わないよう該保持部が移動する経路に沿って形成されることを特徴とする請求項 12 記載の貼合せ基板製造装置。

【請求項 14】 2 枚の基板を処理室内に搬送する搬送手段を備え、前記処理室内にて対向して配置された第 1 及び第 2 の保持板にそれぞれ保持した両基板を貼り合わせる貼合せ基板製造装置において、

前記第 1 及び第 2 の保持板のうち少なくとも一方の保持板には、該保持板とは独立して上下動可能に設けられ前記基板の外面を吸引吸着して保持する吸着機構が備えられ、該保持板は前記吸着機構に保持された基板に対し吸引吸着力及び静電吸着力のうち少なくとも一方を作用させて該基板を保持することを特徴とする貼合せ基板製造装置。

【請求項 15】 前記吸着機構を備える保持板には該保持板を貫通する複数の貫通経路が上下方向に形成され、前記吸着機構は前記複数の貫通経路内を上下動可能とする複数の吸着部を備えることを特徴とする請求項 14 記載の貼合せ基板製造装置。

【請求項 16】 前記複数の吸着部は、該吸着部毎に独立して上下動可能に設けられ、関連する前記基板に対して個別に吸着可能であることを特徴とする請求項 15 記載の貼合せ基板製造装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

【補正方法】変更

【補正内容】

【0028】請求項 11 に記載の発明のように、基板を保持する保持板は、処理室内が大気圧下では基板を吸引吸着して保持し、処理室内の減圧に際しては、該処理室内の圧力を大気圧に対し所定の圧力まで揚圧して前記吸

引吸着を停止した後に前記基板を静電吸着して保持する。この方法では、処理室内の圧力を大気圧に対して若干高くなる程度にまで揚圧させることで、基板の表裏の圧力差に伴う局所的な撓みを防止して静電吸着することが可能である。従って、基板を略平面状態で保持可能であるため、基板の位置ズレ、脱落を防止することができる。請求項 1 2 に記載の発明によれば、前記搬送手段は、前記処理室内に搬送する 2 枚の基板から選択的に 1 枚を吸着保持する保持部を備え、該保持部は基板の外面を吸着して水平方向に保持することと、前記第 1 及び第 2 の保持板のうち少なくとも一方の保持板は、前記保持部との間で関連する基板を受け渡しするときに、前記保持部を収容する溝を有することとを要旨とする。これにより、搬送手段の保持部は、基板の外面を保持して該基板を処理室内に搬送することが可能である。請求項 1 3 に記載の発明によれば、前記溝は、関連する前記保持板と前記保持部とが互いに干渉し合わないよう該保持部が移動する経路に沿って形成されている。請求項 1 4 に

記載の発明によれば、前記第 1 及び第 2 の保持板のうち少なくとも一方の保持板には、該保持板とは独立して上下動可能に設けられ前記基板の外面を吸引吸着して保持する吸着機構が備えられ、該保持板は前記吸着機構に保持された基板に対し吸引吸着力及び静電吸着力のうち少なくとも一方を作用させて該基板を保持する。この構成では、基板に自重による撓みが大きく発生している場合にも該基板を略平面状態で保持板に保持させることができ、基板の位置ズレ、脱落を確実に防止することができる。請求項 1 5 に記載の発明によれば、前記吸着機構を備える保持板には該保持板を貫通する複数の貫通経路が上下方向に形成され、前記吸着機構は前記複数の貫通経路内を上下動可能とする複数の吸着部を備えている。請求項 1 6 に記載の発明によれば、前記複数の吸着部は、該吸着部毎に独立して上下動可能に設けられ、関連する前記基板に対して個別に吸着可能である。この構成では、撓みの大きい基板に対する吸着動作をスムーズに行うことが可能である。

フロントページの続き

(72) 発明者 大野 琢也  
愛知県春日井市高蔵寺町二丁目 1844 番 2  
富士通ヴィエルエスアイ株式会社内  
(72) 発明者 安立 司  
愛知県春日井市高蔵寺町二丁目 1844 番 2  
富士通ヴィエルエスアイ株式会社内  
(72) 発明者 橋詰 幸司  
愛知県春日井市高蔵寺町二丁目 1844 番 2  
富士通ヴィエルエスアイ株式会社内

(72) 発明者 宮島 良政  
愛知県春日井市高蔵寺町二丁目 1844 番 2  
富士通ヴィエルエスアイ株式会社内  
(72) 発明者 小島 孝夫  
愛知県春日井市高蔵寺町二丁目 1844 番 2  
富士通ヴィエルエスアイ株式会社内  
F ターム (参考) 2H088 FA01 FA09 FA16 FA17 FA25  
FA30 HA01 MA17 MA20  
2H089 LA09 NA22 NA60 QA12 QA14  
TA01  
5G435 AA17 BB12 KK05 KK10